# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

03.12.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 7月30日

出願番号 Application Number: 特願2003-204018

[ST. 10/C]:

[JP2003-204018]

出 願 人
Applicant(s):

シャープ株式会社

RECEIVED
3 0 DEC 2003
WIPO PCT



SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年11月20日





【書類名】

特許願

【整理番号】

03J02423

【提出日】

平成15年 7月30日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G09G 3/32

G09G 3/20 624

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株

式会社内

【氏名】

沼尾 孝次

【特許出願人】

【識別番号】

000005049

【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100080034

【弁理士】

【氏名又は名称】

原 謙三

【電話番号】

06-6351-4384

【選任した代理人】

【識別番号】

100113701

【弁理士】

【氏名又は名称】 木島 隆一

【選任した代理人】

【識別番号】

100116241

【弁理士】

【氏名又は名称】 金子 一郎

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2003-92534

【出願日】

平成15年 3月28日

# 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003229

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0208489

【プルーフの要否】 要

# 【書類名】 明細書

【発明の名称】 表示装置

【特許請求の範囲】

#### 【請求項1】

電流駆動発光素子と、該電流駆動発光素子の供給電流を制御する駆動用トランジスタとを含む表示装置において、

上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子との間に接続される第 1スイッチ用トランジスタと、

上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子との間に接続される第 1コンデンサと、

上記駆動用トランジスタの電流制御端子に一方の端子である第1端子が接続され、もう一方の端子である第2端子は、駆動用トランジスタの電流出力端子との間に第2スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ所定電圧線との間に第3スイッチ用トランジスタを介して接続されている第2コンデンサとを備えていることを特徴とする表示装置。

# 【請求項2】

電流駆動発光素子と、該電流駆動発光素子の供給電流を制御する駆動用トランジスタとを含む表示装置において、

上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子との間に接続される第 1スイッチ用トランジスタと、

上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子との間に接続される第 1コンデンサと、

上記駆動用トランジスタの電流制御端子に一方の端子である第1端子が接続され、もう一方の端子である第2端子は、駆動用トランジスタの電流入力端子との間に第2スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ所定電圧線との間に第3スイッチ用トランジスタを介して接続されている第2コンデンサとを備えていることを特徴とする表示装置。

# 【請求項3】

上記第1コンデンサ、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2ス

イッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタからなる構成を、各画素回路毎またはソースドライバ回路毎に備えていることを特徴とする請求項1 または2に記載の表示装置。

## 【請求項4】

上記第1コンデンサ、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタからなる構成は、一部が画素回路側、他の一部がソースドライブ回路側に配置されることを特徴とする請求項1または2に記載の表示装置。

# 【請求項5】

画素回路側に、電流駆動発光素子、駆動用トランジスタ、および第1コンデン サを配置し、

ソースドライバ側に、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタを配置すると共に、

上記駆動用トランジスタの電流制御端子と、第2コンデンサの第1端子とを接続する接続配線を備えていることを特徴とする請求項4に記載の表示装置。

# 【請求項6】

画素回路側に、電流駆動発光素子、駆動用トランジスタ、第1スイッチ用トランジスタ、第1コンデンサおよび第2コンデンサを配置し、

ソースドライバ側に、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタを配置すると共に、

上記駆動用トランジスタの電流出力端子または電流入力端子と、第2コンデンサの第2端子とを接続する接続配線を備えていることを特徴とする請求項4に記載の表示装置。

# 【請求項7】

さらに、OFF電位を供給するOFF電位線を備えており、

上記接続配線が、第4スイッチング用トランジスタを介してOFF電位線に接続されていることを特徴とする請求項5または6に記載の表示装置。

# 【請求項8】

電流駆動発光素子と、該電流駆動発光素子の供給電流を制御する駆動用トラン

ジスタとを含む表示装置において、

上記駆動用トランジスタの電流制御端子に第1コンデンサの一方の端子である 第1端子が接続されており、

上記画素回路の選択期間では、第1のコンデンサの第1端子に第2のコンデンサの一方の端子である第1端子が接続され、

第1の期間において、第2コンデンサの他方端子である第2端子を所定電圧線に接続し、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子とを接続し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第1のコンデンサおよび第2コンデンサに保持し、

第2の期間において、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子との接続を遮断し、第2コンデンサの第2端子の接続を上記所定電圧線との接続から上記駆動用トランジスタの電流出力端子との接続に切り替え、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を修正し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第1コンデンサに保持し、

上記画素回路の非選択期間では、

上記第1コンデンサに保持された駆動用トランジスタの電流制御端子電位によって、電流駆動発光素子の非選択期間における供給電流を制御することを特徴とする表示装置。

# 【請求項9】

電流駆動発光素子と、該電流駆動発光素子の供給電流を制御する駆動用トランジスタとを含む表示装置において、

上記駆動用トランジスタの電流制御端子に第1コンデンサの一方の端子である 第1端子が接続されており、

上記画素回路の選択期間では、第1のコンデンサの第1端子に第2のコンデンサの一方の端子である第1端子が接続され、

第1の期間において、第2コンデンサの他方端子である第2端子を所定電圧線に接続し、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子とを接続し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第1のコンデンサおよび第2コンデンサに保持し、

第2の期間において、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子 との接続を遮断し、第2コンデンサの第2端子の接続を上記所定電圧線との接続 から上記駆動用トランジスタの電流入力端子との接続に切り替え、上記駆動用ト ランジスタの電流制御端子電位を修正し、この時の上記駆動用トランジスタの電 流制御端子電位を第1コンデンサに保持し、

上記画素回路の非選択期間では、

上記第1コンデンサに保持された駆動用トランジスタの電流制御端子電位によって、電流駆動発光素子の非選択期間における供給電流を制御することを特徴とする表示装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、有機EL (Electro Luminescence) ディスプレイやFED (Field Emission Display) 等の電流駆動素子を用いた表示装置およびその駆動方法に関するものである。

[0002]

#### 【従来の技術】

近年、有機ELディスプレイやFED等の電流駆動発光素子の研究開発が活発 に行われている。特に有機ELディスプレイは、低電圧・低消費電力で発光可能 なディスプレイとして、携帯電話やPDA(Personal Digital Assistants)な どの携帯機器用として注目されている。

[0003]

この有機ELディスプレイ用の電流駆動画素回路構成として、非特許文献1に示された回路構成を図22に示す。

[0004]

図22に示す回路構成では、駆動用TFT (Thin Film Transistor) 101の ソース端子は電源配線Vsへ接続され、駆動用TFT101のゲート端子はコン デンサ104を介して電源配線Vsへ接続されている。駆動用TFT101のド レイン端子と有機EL素子103の陽極との間にはスイッチ用TFT102が配 置され、有機EL素子103の陰極は共通配線Vcomに接続されている。

## [0005]

また、駆動用TFT101とスイッチ用TFT102との接続点には選択用TFT106とスイッチ用TFT105とが接続されている。選択用TFT106はソース配線Sjへ接続され、スイッチ用TFT105は駆動用TFT101のゲート端子へ接続されている。

#### [0006]

この構成では、走査配線GicLowo信号が与えられる場合(選択期間)、スイッチ用TFT102がOFF状態となり、選択用TFT106とスイッチ用 TFT素子105とがON状態となる。この場合、電源配線Vsより駆動用TFT101および選択用TFT106を介してソース配線Sjへ電流を流すことができる。このときの電流値をソース配線Sjに繋がる図示しないソースドライバ回路の電流源で制御すれば、駆動用TFT101へそのソースドライバ回路で規定された電流値が流れるように駆動用TFT素子101のゲート電圧が設定される。

# [0007]

また、走査配線GiにHighの信号が与えられる場合(非選択期間)、選択用TFT106とスイッチ用TFT105とがOFF状態となり、スイッチ用TFT102がON状態となる。この非選択期間においては、上記選択期間においては、上記選択期間においてソース配線Sjから駆動用TFT素子101のゲートに対して設定された電位がコンデンサ104にて保持される。このため、非選択期間において、駆動用TFT101にて設定された電流値を有機EL素子103へ流すことができる。

# [0008]

また、これに類似した電流駆動画素回路構成として、非特許文献2および特許 文献1で示された画素回路構成を図23に示す。

## [0009]

図23の回路構成では、駆動用TFT108のソース端子とゲート端子との間にコンデンサ111が配置され、ゲート端子とドレイン端子との間にスイッチ用TFT112が配置され、そのドレイン端子に有機EL素子109の陽極が配置



されている。そして、駆動用TFT108のソース端子と電源配線Vsとの間にスイッチ用TFT107が配置され、ソース配線Sjとの間に選択用用TFT110が配置されている。

## [0010]

これら選択用TFT110およびスイッチ用TFT107,112のゲート端子には各々制御配線Wi, Ri, 走査配線Giが接続されている。

## [0011]

この画素回路構成の動作を、図24に示すタイミングチャートを用いて以下に 説明する。このタイミングチャートは、制御配線Wi, Ri、走査配線Giおよ びソース配線Sjの各配線に与えられる信号のタイミングを示している。

# [0012]

図24では時間 $0\sim3$  t 1が選択期間を示しており、該選択期間において制御配線Riの電位はHigh (GH)となっており、スイッチ用TFT107をOFF状態とする。また、同時に制御配線Wiの電位はLow (GL)となっており、選択用TFT110をON状態とする。これにより、選択期間では、ソース配線Sjから選択用TFT110および駆動用TFT108を介して有機EL素子109へ電流が流れる状態となる。

# [0013]

# [0014]

そして、時間 2 t 1  $\sim$  3 t 1 o 期間では、スイッチ用TFT112はOFF状態とされるが、駆動用TFT108のゲート電位はコンデンサ111によって保持され、この期間においてもソース配線Sjから有機EL素子109へ電流が流れる。

# [0015]

時間3t 1以降(非選択期間)では、スイッチ用TFT110をOFF状態とし、スイッチ用TFT107をON状態とする。このため、非選択期間においては、電源配線Vs L0 設定された電流値が有機L1 素子L109へ流れるよう制御される。

[0016]

#### 【非特許文献1】

M.T. Johnson、他 5 名, "Active Matrix PolyLED Displays", I W D '0 0, 2000, p.235-238

[0017]

### 【非特許文献2】

Simon W-B.Tam、他5名, "Polysilicon TFT Drivers for Light Emitting Polymer Displays", IDW '99, 1999, p.175-178

[0018]

#### 【特許文献1】

特表2002-514320号公報(国際公開日平成10年10月29 日)

[0019]

### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、非特許文献2に示される上記画素回路構成では駆動用TFT108の閾値電圧・移動度のばらつきにより、非選択期間において有機EL素子109を流れる電流値がばらつくという問題がある。

#### [0020]

この電流値のばらつきの影響がどの程度あるか知るために、図23における画素回路構成で、駆動用TFT108の閾値電圧・移動度を以下の表3に示す5つの条件で振り、有機EL素子109を流れる電流値をシミュレーションで求めた。その結果を図25に示す。

[0021]

## 【表3】

	Ioled(1)	Ioled(2)	Ioled(3)	Ioled(4)	Ioled(5)
閾値電圧	平均值	下限	上限	上限	下限
移動度	平均值	下限	上限	下限	上限

[0022]

図25におけるシミュレーションでは、0.24ms毎に選択期間が来るよう設定し、最初の時間0.27ms $\sim$ 0.51msの間でソース配線Sj $\sim$ 電流値0.1uAが流れるよう設定した。それ以降は、時間0.24ms毎に、ソース配線Sj $\sim$ 流れる電流値を0.1uA刻みで0.9uAまで増加させ、その後0に戻し、再度0.1uA刻みで増加させている。

#### [0023]

即ち、上記シミュレーションにおける最初の選択期間は、時間  $0.27 \sim 0.30 \, \mathrm{m} \, \mathrm{s}$  の間であり、この選択期間においてソース配線  $\mathrm{S} \, \mathrm{j}$  へ流れている電流値  $0.1 \, \mathrm{u} \, \mathrm{A}$  により駆動用  $\mathrm{T} \, \mathrm{F} \, \mathrm{T} \, \mathrm{108}$  のゲート端子電位が規定され、その期間だけ有機  $\mathrm{E} \, \mathrm{L}$  素子  $\mathrm{109}$  を流れる電流値が  $\mathrm{0.1} \, \mathrm{u} \, \mathrm{A}$  に設定される。尚、この時のゲート電位は、その後の非選択期間  $\mathrm{0.31} \sim \mathrm{0.51} \, \mathrm{m} \, \mathrm{s}$  においても保持されているが、その非選択期間において有機  $\mathrm{E} \, \mathrm{L}$  素子  $\mathrm{109}$  を流れる電流値は、  $\mathrm{0.12} \sim \mathrm{0.13} \, \mathrm{u} \, \mathrm{A}$  程度のばらつきを持つ。

# [0024]

このシミュレーションにおいて、ソース配線Sjに流した電流値( $0\sim0.9$  u A迄の10点)を横軸にし、これらの各電流値を与えた後の非選択期間における有機EL素子109へ流れる電流値を縦軸として、そのばらつきを示したのが図26である。図26において、ソース配線Sj $\sim0.9$  u Aの電流を流した後の非選択期間では、有機EL素子109を流れる電流値は約 $0.95\sim1.12$  u A  $(+5\%\sim+24\%)$  の範囲でばらついている。

#### [0025]

このばらつきが起きる原因は、図27に示すように選択期間(概ね270~30usの間)と非選択期間(それ以外の期間)とにおいて駆動用TFT108

のソース・ドレイン間電圧Vs dが変化するためである。なお、図27は、上記表1において示した駆動用TFT108の5つの閾値電圧・移動度条件を用いてシミュレーションした結果を示しており、各電圧値Vsg(1)~Vsg(5)、Vsd(1)~Vsd(5)のそれぞれは、表1におけるIoled(1)~(5)の条件と一致する。

# [0026]

すなわち、図23の回路構成では、図27に示すように、選択期間内における電流書き込み時(図24の時間0~2t1の期間、図27では概ね時間270~290usの間)はスイッチ用TFT112がON状態となるので、駆動用TFT108のソース・ドレイン間電圧Vsdはソース・ゲート間電圧Vsgと一致している。

## [0027]

この時の駆動用TFT108のソース・ゲート間電圧Vsgは、駆動用TFT 108の閾値電圧・移動度により決まる。すなわち、閾値が1Vの場合と2Vの場合とでは、1V程度のばらつきが発生する。実際、上記シミュレーション結果では、ソース配線Sjに0.1uAの電流を流したとき、ソース・ゲート間電圧 Vsgは約1.4 $V\sim3$ .6Vの範囲でばらついている。

# [0028]

その後、スイッチ用TFT112をOFF状態とすると(概ね290us以降)、駆動用TFT108のソース・ゲート間電位は保持されるが、ソース・ドレイン間電圧Vsdは変化する。

# [0029]

特に、非選択期間となった後(概ね300us以降)は、ソース・ドレイン間電圧Vsdu6 V程度に変化する。この電圧Vsdu、有機EL素子109の印加電圧対電流値特性により、該有機EL素子109に電流値0.1u Aを流すのに必要な電圧Voleda では、電圧Voleda をは、

# $V \circ l e d = V s - 6 V$

程度の特性としている。また、この有機EL素子109の印加電圧対電流値特性

はダイオード的な特性(印加電圧に対して電流値が指数関数的に増える)なので、有機EL素子109を流れる電流値が数割程度異なっても、駆動用TFT108のソース・ドレイン間電圧は余りばらつかない。

#### [0030]

もし、この駆動用TFT108が理想的なFETであれば、ゲート・ソース間電位Vsgが一定であり、

ソース・ドレイン間電圧Vsd>ゲート・ソース間電位Vsgの条件を満たす場合、ソース・ドレイン間電圧Vsdが変化しても、ソース・ドレイン間を流れる電流値は変化しない。しかし、現実のTFTでは、図28に示すように、ゲート・ソース間電位Vsgが一定であっても、ソース・ドレイン間電圧Vsdが増えれば、ソース・ドレイン間を流れる電流値も増える。なお、図28は、上記表1において示した駆動用TFT108の5つの閾値電圧・移動度条件を用いてシミュレーションした結果を示しており、各電流値Itft(1)~Itft(5)のそれぞれは、表1におけるIoled(1)~(5)の条件と一致する。

## [0031]

上記図28に示す結果より、駆動用TFT108の閾値電圧・移動度により、電流書き込み時のソース・ドレイン間電圧Vsdがばらつけば、非選択期間でのソース・ドレイン間電流がばらつく。その結果、有機EL素子109を流れる電流値も変化する。

# [0032]

そこで、図29に示すように、駆動用TFT108と有機EL素子109を直列に接続した回路を用い、非選択期間でのソース・ドレイン間電流がばらつきを調べた。この時、駆動用TFT108のゲート端子へ、上記図27の電流書き込み時に得られた駆動用TFT108のゲート・ソース間電位Vgdを印加し、さらに電源電圧VsーVcomを変化させ、有機EL素子109を流れる電流を上記駆動用TFT108の5つの閾値電圧・移動度条件を用いてシミュレーションした。このシミュレーション結果を図30に示す。

# [0033]

図30では、ソース配線S j  $\sim$  0.5 u A の電流を供給したときの駆動用TF T 108 のゲート・ソース間電位V g d を用いている。この場合、上記図27 に示す電流書き込み時のソース配線S j の電位が、駆動用TF T 108 の閾値電圧・移動度条件により変化し、有機E L 素子 109 へ電流0.5 u A を供給するよう設定されるので、電源配線V s の電位が一定(16V)の条件では、有機E L 素子 109 を流れる電流値が変化してしまう。

### [0034]

このように、駆動用TFTの閾値電圧・移動度のばらつきにより電流書き込み時のソース・ドレイン間電圧Vsdがばらつき、結果として非選択時に有機EL素子を流れる電流値がばらつく現象は、図22に示した画素回路構成でも同様に生じる。このように、従来の画素回路構成では、駆動用TFTの閾値電圧・移動度のばらつきにより非選択期間に有機EL素子を流れる電流がばらつくといった問題がある。

# [0035]

本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、駆動用TFTの閾値電圧・移動度のばらつきによる、非選択期間の有機EL素子を流れる電流値ばらつきを抑えることができる表示装置を提供することにある。

#### [0036]

# 【課題を解決するための手段】

本発明の第1の表示装置は、上記の課題を解決するために、電流駆動発光素子と、該電流駆動発光素子の供給電流を制御する駆動用トランジスタとを含む表示装置において、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子との間に接続される第1スイッチ用トランジスタと、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子との間に接続される第1コンデンサと、上記駆動用トランジスタの電流制御端子に一方の端子である第1端子が接続され、もう一方の端子である第2端子は、駆動用トランジスタの電流出力端子との間に第2スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ所定電圧線との間に第3スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ所定電圧線との間に第3スイッチ用トランジスタを介して接続されている第2コンデンサとを備えていることを特徴としている。

# [0037]

上記の構成を用いた画素回路構成及びソースドライバ回路構成によれば、前記回路の駆動用トランジスタの出力電流設定期間中において、第1スイッチ用トランジスタをONした状態で駆動用トランジスタへ所定の電流を流すことで、その駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに対応した電流制御端子電位(電位 V x とする)が得られる。この電流制御端子電位は第1コンデンサに保持される。

#### [0038]

またこのとき、第1のコンデンサの第1端子と第2のコンデンサの第1端子は接続されており、第2コンデンサの第2端子は、第2スイッチ用トランジスタをOFF、第3スイッチ用トランジスタをONとすることで、所定電圧線(上記所定電流を流す場合に対応した一定電位Vaとする)に接続され、該第2コンデンサには、電位Va-Vxが保持される。以上を第1の期間とする。

#### [0039]

次に、第2スイッチ用トランジスタをON、第3スイッチ用トランジスタをOFFとすることで、第2コンデンサの第2端子を上記駆動用トランジスタの電流出力端子(TFTのドレイン端子またはソース端子)へ接続する。このとき、初期状態として駆動用トランジスタの電流出力端子電位がVaのとき、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が上記電位Vxとなる

#### [0040]

その後、上記駆動用トランジスタへ所望の電流値を流すことで、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が変化する。このときの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子ー電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が設定される。また、この所定電流を電流駆動発光素子へ印加したとき、電流駆動発光素子で発生する電位ドロップは等しいので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子ー電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で所定

の電流値を出力するよう上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位 (TFTのゲート端子)を設定できる。

# [0041]

このときの上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位は第1のコンデンサと 第2のコンデンサの接続を切り離す場合第1のコンデンサに、切り離さない場合 第1および第2のコンデンサに保持される。以上を第2の期間とする。

## [0042]

その後、上記画素回路の非選択期間において、上記駆動用トランジスタの電流入力端子-電流出力端子間電位は変化するが、その変化後の電位は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子-電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えることができる。

## [0043]

本発明の第2の表示装置は、上記の課題を解決するために、電流駆動発光素子と、該電流駆動発光素子の供給電流を制御する駆動用トランジスタとを含む表示装置において、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子との間に接続される第1スイッチ用トランジスタと、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子との間に接続される第1コンデンサと、上記駆動用トランジスタの電流制御端子に一方の端子である第1端子が接続され、もう一方の端子である第2端子は、駆動用トランジスタの電流入力端子との間に第2スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ所定電圧線との間に第3スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ所定電圧線との間に第3スイッチ用トランジスタを介して接続されている第2コンデンサとを備えていることを特徴としている。

# [0044]

上記の構成を用いた画素回路構成及びソースドライバ回路構成によれば、前記回路の駆動用トランジスタの出力電流設定期間中において、第1スイッチ用トランジスタをONした状態で駆動用トランジスタへ所定の電流を流すことで、その駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに対応した電流制御端子電位(電位 Vxとする)が得られる。この電流制御端子電位は第1コンデンサに保持

ページ: 14/

される。

### [0045]

またこのとき、第1のコンデンサの第1端子と第2のコンデンサの第1端子とは接続されており、第2コンデンサの第2端子は、第2スイッチ用トランジスタをOFF、第3スイッチ用トランジスタをONとすることで、所定電圧線(上記所定電流を流す場合に対応した一定電位Vaとする)に接続され、該第2コンデンサには、電位Va-Vxが保持される。以上を第1の期間とする。

# [0046]

次に、第2スイッチ用トランジスタをON、第3スイッチ用トランジスタをOFFとすることで、第2コンデンサの第2端子を上記駆動用トランジスタの電流入力端子(TFTのドレイン端子またはソース端子)へ接続する。このとき、初期状態として駆動用トランジスタの電流入力端子電位がVaのとき、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が上記電位Vxとなる

# [0047]

その後、上記駆動用トランジスタへ所望の電流値を流すことで、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が変化する。このときの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子ー電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が設定される。また、この所定電流を電流駆動発光素子へ印加したとき、電流駆動発光素子で発生する電位ドロップは等しいので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子ー電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で所定の電流値を出力するよう上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)を設定できる。

# [0048]

このときの上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位は第1のコンデンサと 第2のコンデンサの接続を切り離す場合第1のコンデンサに、切り離さない場合 第1および第2のコンデンサに保持される。以上を第2の期間とする。

## [0049]

その後、上記画素回路の非選択期間において、上記駆動用トランジスタの電流入力端子-電流出力端子間電位は変化するが、その変化後の電位は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子-電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えることができる。

#### [0050]

上記駆動回路構成は上記電流駆動発光素子を直接駆動する画素回路構成としても適用可能であるが、画素回路に配置した駆動用トランジスタの出力電流を設定するソースドライバ回路構成としても有効である。

#### [0051]

ソースドライバ回路構成として用いるの場合、上記表示装置において、上記第 1コンデンサ、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用 トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタからなる構成を、各ソースド ライバ回路毎に備えている構成とすることが有効である。

#### [0052]

また画素回路構成として用いる場合でも、上記表示装置においては、上記第1 コンデンサ、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用ト ランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタからなる構成を、各画素回路毎 に備えている構成とすることができる。

#### [0053]

特に上記の画素回路構成によれば、上記第1コンデンサ、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタからなる構成を、すべて画素回路側に備えることで、該画素回路を駆動するソースドライバ回路は、従来と同構成のものを使用できる。

#### [0054]

また画素回路構成として用いる場合、上記表示装置においては、上記第1コンデンサ、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタからなる構成は、一部が画素回路側

ページ: 16/

、他の一部がソースドライブ回路側に配置される構成とすることができる。

# [0055]

上記の構成によれば、上記第1コンデンサ、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタからなる構成の一部をソースドライバ回路側に配置することで、これらすべてを画素回路側に配置する場合と比べ、画素回路当たりに必要なコンデンサ及びトランジスタの数の増加を抑制できる。このため、従来に比べて電流駆動発光素子の単位面積当たりの発光輝度を向上させる必要がなく、その輝度半減寿命も変わらない。

# [0056]

また、上記表示装置においては、画素回路側に、電流駆動発光素子、駆動用トランジスタ、および第1コンデンサを配置し、ソースドライバ側に、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタを配置すると共に、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と、第2コンデンサの第1端子とを接続する接続配線を備えている構成とすることができる。

# [0057]

上記の構成によれば、上記第1コンデンサ、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタからなる構成の一部をソースドライバ回路側に配置した表示装置の具体的構成を提供することができる。

# [0058]

また、上記表示装置においては、画素回路側に、電流駆動発光素子、駆動用トランジスタ、第1スイッチ用トランジスタ、第1コンデンサおよび第2コンデンサを配置し、ソースドライバ側に、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタを配置すると共に、上記駆動用トランジスタの電流出力端子と、第2コンデンサの第2端子とを接続する接続配線を備えている構成とすることができる。

# [0059]

上記の構成でも、上記第1コンデンサ、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタからなる構成の一部をソースドライバ回路側に配置した表示装置の具体的構成を提供することができる。

#### [0060]

また、上記表示装置においては、さらに、OFF電位を供給するOFF電位線 を備えており、上記接続配線が、第4スイッチング用トランジスタを介してOF F電位線に接続されている構成とすることができる。

#### [0061]

上記の構成によれば、暗状態となる画素に対しては、上記駆動用トランジスタを充分にOFF状態とするOFF電位を、上記OFF電位線から第4スイッチング用トランジスタおよび上記接続配線またはソース配線を通して駆動用トランジスタの電流制御端子に供給できるので、暗状態の輝度を充分低くし、表示装置のコントラストを向上できる。

#### [0062]

また、本発明の第1の駆動方法は、上記の課題を解決するために、電流駆動発光素子と、該電流駆動発光素子の非選択期間における供給電流を制御する駆動用トランジスタとを含む画素回路をマトリクス状に配してなる表示装置、またはマトリックス状にトランジスタと電流光学素子を配置し、前記トランジスタの出力電流値を規定する駆動用トランジスタをソースドライバ回路に配置してなる表示装置において、上記駆動用トランジスタの電流制御端子に第1コンデンサの一方の端子である第1端子が接続されており、上記画素回路の選択期間では、第1のコンデンサの第1端子に第2のコンデンサの一方の端子である第1端子が接続され、第1の期間において、第2コンデンサの他方端子である第2端子を所定電圧線に接続し、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子とを接続し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第1のコンデンサおよび第2コンデンサに保持し、第2の期間において、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子との接続を遮断し、第2コンデンサの第2端子の接続を上記所定電圧線との接続から上記駆動用トランジスタの電流出力端子との接続を上記所定電圧線との接続から上記駆動用トランジスタの電流出力端子との接続

に切り替え、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を修正し、この時の上 記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第1コンデンサに保持し、上記画素 回路の非選択期間では、上記第1コンデンサに保持された駆動用トランジスタの 電流制御端子電位によって、電流駆動発光素子の非選択期間における供給電流を 制御することを特徴としている。

#### [0063]

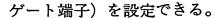
上記の駆動方法によれば、画素回路及びソースドライバ回路の選択期間中の第1の期間において、駆動用トランジスタへ所定の電流を流すことで、その駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに対応した電流制御端子電位(電位 Vxとする)が得られる。この電流制御端子電位は第1コンデンサおよび第2コンデンサに保持される。またこのとき、第1のコンデンサの第1端子と第2のコンデンサの第1端子は接続されており、第2コンデンサの第2端子は所定電圧線(上記所定電流を流す場合に対応した一定電位 Vaとする)に接続され、該第2コンデンサには、電位 Va-Vxが保持される。

#### [0064]

次に、第2の期間において、第2コンデンサの第2端子を上記駆動用トランジスタの電流出力端子(TFTのドレイン端子またはソース端子)へ接続する。このとき、駆動用トランジスタの電流出力端子電位がVaのとき、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が上記電位Vxとなる。

#### [0065]

その後、上記駆動用トランジスタへ所望の電流値を流すことで、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が変化する。このときの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子ー電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が設定される。また、この所定電流を電流駆動発光素子へ印加したとき、電流駆動発光素子で発生する電位ドロップは等しいので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子ー電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で所定の電流値を出力するよう上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTの



#### [0066]

このときの上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位は第1のコンデンサと 第2のコンデンサの接続を切り離す場合第1のコンデンサに、切り離さない場合 第1および第2のコンデンサに保持される。

#### [0067]

その後、上記画素回路の非選択期間において、上記駆動用トランジスタの電流 入力端子ー電流出力端子間電位は変化するが、その変化後の電位は上記駆動用ト ランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トラ ンジスタの電流入力端子ー電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えるこ とができる。

#### [0068]

また、本発明の第2の駆動方法は、上記の課題を解決するために、電流駆動発 光素子と、該電流駆動発光素子の非選択期間における供給電流を制御する駆動用 トランジスタとを含む画素回路をマトリクス状に配してなる表示装置、またはマ トリックス状にトランジスタと電流光学素子を配置し、前記トランジスタの出力 電流値を規定する駆動用トランジスタをソースドライバ回路に配置してなる表示 装置において、上記駆動用トランジスタの電流制御端子に第1コンデンサの一方 の端子である第1端子が接続されており、上記画素回路の選択期間では、第1の コンデンサの第1端子に第2のコンデンサの一方の端子である第1端子が接続さ れ、第1の期間において、第2コンデンサの他方端子である第2端子を所定電圧 線に接続し、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子とを接続し 、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第1のコンデンサおよ び第2コンデンサに保持し、第2の期間において、上記駆動用トランジスタの電 流制御端子と電流入力端子との接続を遮断し、第2コンデンサの第2端子の接続 を上記所定電圧線との接続から上記駆動用トランジスタの電流入力端子との接続 に切り替え、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を修正し、この時の上 記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第1コンデンサに保持し、上記画素 回路の非選択期間では、上記第1コンデンサに保持された駆動用トランジスタの 電流制御端子電位によって、電流駆動発光素子の非選択期間における供給電流を制御することを特徴としている。

#### [0069]

上記の駆動方法によれば、画素回路及びソースドライバ回路の選択期間中の第1の期間において、駆動用トランジスタへ所定の電流を流すことで、その駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに対応した電流制御端子電位(電位 Vxとする)が得られる。この電流制御端子電位は第1コンデンサおよび第2コンデンサに保持される。またこのとき、第1のコンデンサの第1端子と第2のコンデンサの第1端子は接続されており、第2コンデンサの第2端子は所定電圧線(上記所定電流を流す場合に対応した一定電位 Vaとする)に接続され、該第2コンデンサには、電位 Va-Vxが保持される。

### [0070]

次に、第2の期間において、第2コンデンサの第2端子を上記駆動用トランジスタの電流入力端子(TFTのドレイン端子またはソース端子)へ接続する。このとき、駆動用トランジスタの電流入出力端子電位がVaのとき、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が上記電位Vxとなる。

#### [0071]

その後、上記駆動用トランジスタへ所望の電流値を流すことで、上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が変化する。このときの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子ー電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)が設定される。また、この所定電流を電流駆動発光素子へ印加したとき、電流駆動発光素子で発生する電位ドロップは等しいので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子ー電流出力端子間電位がほぼ等しい状態で所定の電流値を出力するよう上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位(TFTのゲート端子)を設定できる。

### [0072]

このときの上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位は第1のコンデンサと

第2のコンデンサの接続を切り離す場合第1のコンデンサに、切り離さない場合 第1および第2のコンデンサに保持される。

#### [0073]

その後、上記画素回路の非選択期間において、上記駆動用トランジスタの電流 入力端子-電流出力端子間電位は変化するが、その変化後の電位は上記駆動用ト ランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トラ ンジスタの電流入力端子-電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えるこ とができる。

#### [0074]

### 【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態について図1ないし図21、および図31ないし図40に 基づいて説明すれば、以下の通りである。

### [0075]

本発明に用いられるスイッチング素子は低温ポリシリコンTFTやCG(Cont inuous Grain)シリコンTFTなどで構成できるが、本実施の形態ではCGシリコンTFTを用いることとする。

#### [0076]

ここで、CGシリコンTFTの構成は、例えば"4.0-in. TFT-OLED Displays and a Novel Digital Driving Method"(SID'00 Digest、pp.924-927、半導体エネルギー研究所)に発表されており、CGシリコンTFTの製造プロセスは、例えば"Continuous Grain Silicon Technology and Its Applications for Act ive Matrix Display"(AM-LCD 2000 、pp.25-28、半導体エネルギー研究所)に発表されている。すなわち、CGシリコンTFTの構成およびその製造プロセスは何れも公知であるため、ここではその詳細な説明は省略する。

#### [0077]

また、本実施の形態で用いる電気光学素子である有機EL素子についても、その構成は、例えば "Polymer Light-Emitting Diodes for use in Flat panel Di splay" (AM-LCD '01、pp.211-214、半導体エネルギー研究所) に発表されており公知であるため、ここではその詳細な説明は省略する。

#### [0078]

#### 〔実施の形態1〕

本実施の形態1では、本発明に係る特徴的構成を画素回路において適用した場合について説明する。

#### [0079]

本実施の形態1に係る表示装置は、図1に示すように、その各画素回路Aijにおいて、電源配線Vsと共通配線Vcomとの間に駆動用トランジスタである駆動用TFT1と電気光学素子である有機EL素子6とを直列に配置している。

#### [0800]

駆動用TFT1のゲート端子(電流制御端子)は、第1のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT3を介してソース配線Sjと接続されている。駆動用TFT1とスイッチ用TFT3との間には、第1コンデンサ2および第2コンデンサ7の一方の端子が接続されている。第1コンデンサ2のもう一方の端子は、駆動用TFT1のソース端子(電流入力端子)および電源配線Vsへ接続されている。第2コンデンサ7のもう一方の端子は、第3のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT8を介して所定電圧線Vaに接続され、第2のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT9を介してソース配線Sjに接続されている。尚、以下の説明では、第1コンデンサ2および第2コンデンサ7において、駆動用TFT1のゲートと接続される側の端子を第1端子、第1端子と反対側の端子を第2端子とする。

#### [0081]

スイッチ用TFT3およびスイッチ用TFT8のゲート端子は制御配線Ciに接続されており、スイッチ用TFT9のゲート端子は制御配線Giに接続されている。

#### [0082]

駆動用TFT1のドレイン端子(電流出力端子)と有機EL素子6の陽極との間にはスイッチ用TFT4が配置されており、該スイッチ用TFT4のゲート端子は制御配線Riに接続されている。駆動用TFT1とスイッチ用TFT4との間の接続点は、スイッチ用TFT5を介してソース配線Sjと接続されており、

該スイッチ用TFT5のゲート端子は制御配線Wiに接続されている。

# [0083]

これら制御配線Ci, Gi, Wiのうち何れを第2の配線(ゲート配線)としても良いし、これらスイッチ用TFT3, 9, 5のうち何れを選択用TFTとしても良い。

#### [0084]

この回路構成では、駆動用TFT1のゲート端子は、スイッチ用TFT3、ソース配線Sjおよびスイッチ用TFT5を介して駆動用TFT1のドレイン端子へ接続される。また、第2コンデンサ7の第2端子は、スイッチ用TFT9、ソース配線Sjおよびスイッチ用TFT5を介して駆動用TFT1のドレイン端子へ接続される。

#### [0085]

上記のように本発明の手段では、第1のスイッチ用TFTであるスイッチ用TFT3は直接駆動用TFTの電流制御端子と電流出力端子間を接続する場合だけでなく、ソース配線Sj、スイッチ用TFT5を通して間接的に接続する場合も含む。

#### [0086]

また、第2のスイッチ用TFTであるスイッチ用TFT9も直接第2のコンデンサの第2端子と駆動用TFTの電流出力端子間を接続する場合だけでなく、上記のようにソース配線Sj、スイッチ用TFT5を通して間接的に接続する場合も含む。

#### [0087]

上記表示装置の画素回路Aijにおける動作を、制御配線Ri,Wi,Ci,Giおよびソース配線Sjの動作タイミングを示す図2を参照して以下に説明する。

#### [0088]

 態とする。

#### [0089]

#### [0090]

なお、上記第1の期間は時間0から始めても構わないので、図2ではそのこと を破線を用いて示す。

#### [0091]

その後(時間2 t 1以降)、制御配線Ciの電位をLowとしてスイッチ用TFT3・8をOFF状態とする。これはスイッチTFT3または8とスイッチTFT9が同時にON状態とならないようにするためであり、実際に必要な期間はt1より短い。このとき、上記第1の期間で設定されたソース配線Sjの電位は、第1コンデンサ2および第2コンデンサ7を用いて保持される。

#### [0092]

次に、第2の期間(時間3t1~4t1)において、制御配線Giの電位をHighとして、スイッチ用TFT9をON状態とする。この結果、第2コンデンサ7の第2端子は、駆動用TFT1のドレイン端子とスイッチ用TFT9・5を通じて接続される。そしてこのとき、電源配線Vsから駆動用TFT1、スイッチ用TFT5、ソース配線Sjを通じて図示しないソースドライバ回路へ所望の電流が流れる。

#### [0093]

上記第2の期間で設定された駆動用TFT1のソース・ゲート間電位は、その後(時間4t1以降)、制御配線Giの電位をLowとしスイッチ用TFT9をOFF状態とすることで、第1コンデンサ2および第2コンデンサ7に保持され

る。なお、この後制御配線RiがLowとなり、制御配線WiがHighとなるまでの時間  $4t1\sim5t1$ は、スイッチ用TFT 9が確実にOFF状態となってから、選択期間を終えるためであり、そのために必要な時間はt1より短くて良い。

## [0094]

以上でこの画素回路Aijの選択期間が終わり、次の画素回路A(i+1)jの選択期間になるが、上記画素回路Aijにおける駆動用TFT1のソース・ゲート間電位Vsg、ソース・ドレイン間電位Vsdの変化をシミュレーションした結果を図3に示す。尚、図3において示しているソース・ドレイン間電位Vsd (1)  $\sim Vsd$  (5)、およびソース・ゲート間電位Vsg (1)  $\sim Vsg$  (5)のそれぞれは、駆動用TFT1の閾値電圧・移動度の特性が以下の表1に示す条件に相当する。

### [0095]

# 【表1】

	Ioled(1)	Ioled(2)	Ioled(3)	Ioled(4)	Ioled(5)
	Vsg(1)	Vsg(2)	Vsg(3)	Vsg(4)	Vsg(5)
	Vsd(1)	Vsd(2)	Vsd(3)	Vsd(4)	Vsd(5)
閾値電圧	平均值	下限	上限	上限	下限
移動度	平均值	下限	上限	下限	上限

## [0096]

図3では、時間  $460\sim470$  u s が上記第1の期間に相当する。図3から判る通り、この期間では駆動用TFT1のソース・ドレイン間電位 V s d  $(1)\sim$  (5) とソース・ゲート間電位 V s g  $(1)\sim$  (5) とは一致している。

# [0097]

また、図3では、時間  $480 \sim 490$  u s が上記第2の期間に相当する。図3から判る通り、この期間では駆動用TFT1の閾値電圧・移動度の条件の違いに関わらず、ソース・ドレイン間電位 V s d はほぼ同じ値となっている。

## [0098]

これは、先の第1期間において、第2コンデンサ7の第2端子を一定電位V a に接続し、その後、この第2端子を駆動用TFT1のドレイン端子に接続することで、駆動用TFT1のソース・ドレイン間電位がV s -V a のとき、ソース・ゲート間電位が上記図12の第1期間のソース・ゲート間電位となるよう第1及び第2コンデンサへ電荷が貯められたためである。

### [0099]

このことにより、駆動用TFT1の閾値電圧・移動度のばらつきに依らず、駆動用TFT1のソース・ドレイン間電位が上記電位Vs-Vaのとき、駆動用TFT1のソース・ゲート間電位が上記第1期間のソース・ゲート間電位となるよう設定できる。この状態で電源配線Vsから駆動用TFT1、スイッチ用TFT5、ソース配線Sjを通して図示しないソースドライバ回路へ所望の電流を流す。このとき発生するソース・ゲート間電位Vsgは、駆動用TFTの閾値電圧・移動度のばらつきに依らず、駆動用TFT1のソース・ドレイン間電位が一定であれば、駆動用TFT1から概ね一定の電流を流す条件で設定される。

# [0100]

その後、図3に示すように、非選択期間(概ね時間500us以降)において、駆動用TFT1のソース・ドレイン間電位は変化する。しかし、この駆動用TFT1の負荷である有機EL素子6はダイオード的特性を示すので、多少の電流値の違いがあっても電位ドロップは概ね一定となる。このため、駆動用TFT1のドレイン端子電位は駆動用TFT1の閾値電圧・移動度のばらつきに依らず概ね一定となり、駆動用TFT1のソース・ドレイン間電圧はほぼ一定となる。この結果、駆動用TFT1の閾値電圧・移動度に依らず、有機EL素子6を流れる電流値のばらつきが抑えられる。

#### [0101]

この有機EL素子6を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果を図4および図5に示す。

#### [0102]

図4におけるシミュレーションでは、0.32ms毎に選択期間が来るよう設

定し、最初の時間  $0.35ms\sim0.67ms$  の間でソース配線 Sj へ電流値 0.1u Aが流れるよう設定した。それ以降は、時間 0.32ms 毎に、ソース配線 Sj へ流れる電流値を 0.1u A刻みで 0.9u Aまで増加させ、その後 0 に戻し、再度 0.1u A刻みで増加させている。

## [0103]

このシミュレーションにおいて、ソース配線S j に流した電流値( $0\sim0.9$  u A迄の10点)を横軸にし、これらの各電流値を与えた後の非選択期間における有機E L素子6 へ流れる電流値を縦軸として、そのばらつきを示したのが図 5 である。図 5 において、ソース配線S j  $\sim0.9$  u Aの電流を流した後の非選択期間では、有機E L素子を流れる電流値は約 $0.97\sim1.01$  u A( $+8\%\sim13\%$ )の範囲でばらついている。

## [0104]

これは、図26に示した従来技術でのシミュレーション結果(+5%~+24%のばらつき、即ち幅19%のばらつき)に比べ充分小さくなっており、本発明の手段が有効(+8%~+13%のばらつき、即ち幅5%のばらつき)であることを証明している。

# [0105]

なお、本発明に係る画素回路構成において、上記ばらつきを更に抑えるには、 第1および第2コンデンサ2,7の絶対容量およびその相対比、一定電位Vaの 値、駆動用TFT1のゲート幅等を最適化することが有効である。

### [0106]

例えば、第2コンデンサ7の容量C2と第1コンデンサ2の容量C1との比C2/C1は、その比が小さいほど、第2の期間で起こるソース・ゲート間電位Vsgの変化を得るために必要なソース・ドレイン間電位の変化を抑えることができる。この場合、駆動用TFT1の閾値電圧・移動度に依るソース・ドレイン間電位のばらつきを抑え、非選択期間に有機EL素子6に流れる電流値のばらつきを抑えるので好ましい。

# [0107]

但し、各コンデンサの容量の絶対値を小さくしすぎると、各コンデンサに保持

される電位が、そのコンデンサに繋がるスイッチ用TFT3, 8, 9のゲート端子電位の変化の影響を受け、その結果、非選択期間に有機EL素子6に流れる電流値をばらつかせるので好ましくない。

#### [0108]

また、第1の期間に与える一定電位 V a の値は、電源配線 V s V s V s V a が、非選択時に想定されるソース・ドレイン間電位 V s V d V s V s V d V s V s V d V s V d V s V d V s V d V s V d V s V d V s V d V s V d V s V d V s V d V s V d V s V d V s V d V d V s V d V d V s V d V d V s V d V d V s V d V d V s V d V d V d V d V s V d

#### [0109]

また、駆動用TFT1のゲート幅Wについては、大きすぎると駆動用TFT1のソース・ゲート間電位が小さくなりすぎて、ゲート電位の変動が非選択期間に有機EL素子6に流れる電流値をばらつかせるため好ましくない。また、上記ゲート幅Wは、小さすぎても必要な電流を得るのに必要なソース・ドレイン間電位が大きくなり過ぎるため好ましくない。

### [0110]

本実施の形態1で用いた有機EL素子に対しては、図1に示す画素回路Aijにおいて、C1=1000fF、C2=500fF、Vs=16V、Va=10V、W=12umのとき、有機ELを流れる電流値のばらつきが最も少なくなり(1%程度)好適であった。

#### [0111]

なお、これら第1および第2コンデンサ2,7の絶対容量C1,C2およびその相対比、一定電位Vaの値、駆動用TFT1のゲート幅Wは駆動すべき有機E L素子の特性、必要な輝度、用いる駆動用TFT1の特性に依存するので、実際にパネルを設計するときに、改めてシミュレーションを重ねた上で決定する必要がある。

### [0112]

なお、図1の画素回路構成では、駆動用TFT1のゲート端子とドレイン端子

とを接続するためにスイッチング用TFT3をソース配線Sjへ接続したが、直接駆動用TFT1のドレイン端子へ接続しても良い。これは、第2コンデンサ7の第2端子を駆動用TFT1のドレイン端子へ接続するためのスイッチング用TFT9についても同様であり、スイッチング用TFT3,9は、直接駆動用TFT1のドレイン端子へ接続しても良い。

# [0113]

また、有機EL素子を駆動用TFTのソース側に配置することもできる。このとき、図6に示すように、駆動用TFT1'はn型TFTとなり、有機EL素子6'の陰極が駆動用TFT1'のソース端子側に繋がる。また、上記図6に示す構成では、スイッチ用TFT4'およびスイッチ用TFT5'が共にn型TFTとして形成されている点が図1に示す画素回路構成と異なっている。

#### [0114]

また、スイッチ用TFT3は駆動用TFT1'のドレイン端子へ接続されている。スイッチ用TFT9も同様である。

### [0115]

図6に示す画素回路構成について、その他の配線、動作は図1と同様なので、 図1と同様の構成については同一の部材番号を付し、ここではその説明を省略す る。

### [0116]

#### [実施の形態2]

本実施の形態2では、本発明に係る特徴的構成を画素回路およびソースドライ バ回路において適用した場合の第1の例について説明する。

#### [0117]

本実施の形態 2 に係る表示装置は、本発明の特徴的構成部分を、画素回路とソースドライバ回路とに分割して配置した構成である。このため、上記表示装置は、図7に示すように、第1の配線であるソース配線Sj(j=1~mの整数)と第2の配線であるゲート配線Gi(i=1~nの整数)とが交差する領域に画素回路Aijを配置し、ソース配線Sjにソースドライバ回路50を接続し、ゲート配線Giにゲートドライバ回路51を接続した構成となっている。

# [0118]

上記表示装置において、本発明の特徴的構成を含む画素回路Aijとソースドライバ回路50の出力段であるソースドライバ出力端回路Djとの構成を図8に示す。

## [0119]

本実施の形態 2 に係る表示装置では、上記図 8 に示すように、ソース配線 S j とゲート配線 G i が交差する領域に画素回路 A i j が配置され、各画素回路 A i j には、アクティブ素子である駆動用TFT11と電気光学素子である有機 E L 素子 16と第1コンデンサ12が配置されている。この駆動用TFT11と有機 E L 素子 16とは、電源配線 V s と共通配線 V c o m の間に直列に配置されている。

#### [0120]

そして、駆動用TFT11のゲート端子(電流制御端子)には第1コンデンサ12の一方の端子(第1端子とする)が接続され、第1コンデンサ12のもう一方の端子(第2端子とする)は駆動用TFT11のソース端子(電流入力端子)および電源配線Vsへ接続されている。

### [0121]

また、この画素回路構成では、ソース配線S j に平行に第3の配線である信号線T j が配置され、駆動用T F T 1 1 D ゲート端子はスイッチ用T F T 1 5 を介して信号線T j に接続している。

#### [0122]

さらに、駆動用TFT11のドレイン端子(電流出力端子)と有機EL素子16の陽極との間にはスイッチ用TFT13が配置されており、駆動用TFT11とスイッチ用TFT13との間の接続点は、スイッチ用TFT14を介してソース配線Sjと接続されている。

#### [0123]

この画素回路Aijを構成するスイッチ用TFT15,14,13のゲート端子には各々制御配線Gi,Wi,Riが接続されている。

#### [0124]

ソースドライバ回路50では、複数の画素回路A1j~Anjに対応して1つの出力端回路Djが配置されている。この出力端回路Djは、図8に示すように、信号線Tjに第2コンデンサ25の一方の端子(第1端子とする)が接続され、更に信号線Tjとソース配線Sjとの間に第1のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT22が配置されている。また、第2コンデンサ25のもう一方の端子(第2端子とする)と所定電圧線Vaの間には第3のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT23が配置され、第2コンデンサ25の第2端子とソース配線Sjとの間には第2のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT24が配置されている。さらに、信号線TjとOFF電位線Voffとの間には第4のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT21が配置されている。

### [0125]

上記出力端回路Djにおいて、スイッチ用TFT21のゲート端子には制御配線Ejが接続され、スイッチ用TFT22,23のゲート端子には制御配線Cjが接続され、スイッチ用TFT24のゲート端子には制御配線Bjが接続されている。

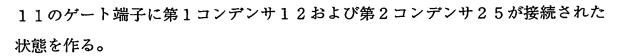
## [0126]

上記表示装置の画素回路Aijおよび出力端回路Djにおける動作を、制御配線Ri, Wi, Gi, Cj, Ej, Bjおよびソース配線Sjの動作タイミングを示す図9を参照して以下に説明する。

#### [0127]

#### [0128]

画素回路Aijでは、第1の期間(時間t1~2t1)において、制御配線Giの電位をHighとしてスイッチTFT15をON状態とし、駆動用TFT1 1のゲート端子を信号線Tjと電気的に接続させる。これにより、駆動用TFT



### [0129]

これと前後し、出力端回路Djでは、制御配線Cjの電位をHighとして、スイッチ用TFT22,23をON状態とする。この結果、駆動用TFT11のゲート端子とドレイン端子とが、スイッチ用TFT15,22,14を通じて電気的に接続される。また、第2コンデンサ25の第2端子は、スイッチ用TFT23を通じて所定電圧線Vaへ接続される。このとき、電源配線Vsから駆動用TFT11,スイッチ用TFT14,ソース配線Sjを通して電流出力端Ijより一定電流が流れる。

#### [0130]

その後、このときのソース配線Sjの電位を第1コンデンサ12および第2コンデンサ25を用いて保持するために、制御配線Cjの電位をLowとしてスイッチ用TFT22、23をOFF状態とする。

## [0131]

このとき、第1コンデンサ12および第2コンデンサ25により、駆動用TFT11のゲートでは、該駆動用TFT11の閾値電圧・移動度に依らず、第2コンデンサ25の第2端子電位がVaのとき、先の一定電流(上記第1の期間で駆動用TFT11のソース・ドレイン間に流れた電流)が流れるような電位が保持される。

# (0 i 3 2)

次に、第2の期間(時間3t1~4t1)では、制御配線Bjの電位をHighとして、スイッチ用TFT24をON状態とする。この結果、第2コンデンサ25の第2端子は、スイッチ用TFT24,14を通じて駆動用TFT11のドレイン端子と接続される。このとき、電源配線Vsから駆動用TFT11,スイッチ用TFT14,ソース配線Sjを通じて電流出力端Ijより所望の電流が流される。

#### [0133]

これにより、上記第2の期間では、駆動用TFT11の閾値電圧・移動度に依

らず、駆動用TFT11のソース・ドレイン間電位が上記電位Vs-Vaのとき、駆動用TFT11に上記電流を流すよう設定される。そして、駆動用TFT11へ所望の電流を流すことで、駆動用TFT11のソース・ドレイン間電位が概ね一定の条件で駆動用TFTのゲート・ソース間電位を設定できる。

## [0134]

この第2の期間での駆動用TFT110ソース・ゲート間電位は、その後、時間4t1で、制御配線Giの電位をLowとし、スイッチ用TFT15をOFF状態とすることで、第1コンデンサ12に保持される。

### [0135]

# [0136]

以上で、画素回路Aijの選択期間が終わり、次の画素回路A(i+1)jの 選択期間になる。

#### [0137]

上記図8に示す画素回路構成およびソースドライバ回路の出力端回路構成を用いて、有機EL素子16を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果を図10に示す。

### [0138]

図10におけるシミュレーションでは、0.55ms毎に選択期間が来るよう設定し、最初の時間0.06ms $\sim 0.61$ msの間でソース配線Sjへ電流値0.1uAが流れるよう設定した。それ以降は、時間0.55ms毎に、ソース配線Sjへ流れる電流値を0.1uA刻みで0.9uAまで増加させ、その後0に戻し、再度0.1uA刻みで増加させている。

#### [0139]

上記図10と実施の形態1で示した図4とを比較すれば判る通り、本実施の形態2のように本発明の特徴的構成の一部をソースドライバ回路に配置した構成でも、総てを画素回路に配置した実施の形態1の構成と同様に、駆動用TF·T11の閾値電圧・移動度のばらつきの影響を弱め、非選択期間に有機EL素子16に流れる電流値のばらつきを抑えることができる。

#### [0140]

また、図8の画素回路構成と実施の形態1で示した図1の画素回路構成とを比較すれば判る通り、本実施の形態2に係る構成では、スイッチ用TFTやコンデンサをソースドライバ回路側に配置するので、ボトムエミッション構成(TFT素子を形成した透明基板側に光を放出する構成)の表示装置において、画素当たりに配置できる有機EL素子の面積を大きくできるといった効果が得られる。

#### [0141]

この結果、有機EL素子の単位面積当たりの発光輝度が抑えられるので、有機 EL素子の輝度半減寿命を延ばすことができる。

### [0142]

### [0143]

その結果、上記期間(6 t  $1\sim1$  0 t 1)、信号線T j は OFF 電位となるので、図1 0 0 5 . 0  $1\sim5$  . 5 6 m s に示すように、有機E L 素子1 6 を流れる電流値をほぼ 0 とできる。

#### [0144]

このシミュレーション結果と従来の図25のシミュレーション結果とを比較すれば、図8に示す回路構成において、スイッチ用TFT21を用いることで、有機EL素子16を流れる電流値を0に近づけることができることが判る。その結

果、表示装置のコントラストを向上することができるので好ましい。

### [0145]

### [実施の形態3]

本実施の形態3では、本発明に係る特徴的構成を画素回路およびソースドライ バ回路において適用した場合の第2の例について説明する。

### [0146]

本実施の形態3に係る表示装置も、本発明の特徴的構成部分を、画素回路とソースドライバ回路とに分割して配置した構成である。このため、上記表示装置は、実施の形態2と同様に図7に示すような構成となり、ここではその説明を省略する。

#### [0147]

上記表示装置において、本発明の特徴的構成を含む画素回路Aijとソースドライバ回路50の出力段であるソースドライバ出力端回路Djとの構成を図11に示す。

### [0148]

本実施の形態3に係る表示装置では、図11に示すように、画素回路Aijの構成において、実施の形態2で示した図8の画素回路構成の3本の制御配線Gi,Wi,Riの代わりに1本のゲート配線Giを用い、p型TFTであるスイッチ用TFT14の代わりにn型TFTであるスイッチ用TFT14、を用いている。すなわち、図11に示す画素回路Aijでは、スイッチ用TFT13,15,14、がゲート配線Giにより駆動される。

## [0149]

また、電源配線Vsをソース配線Sjに平行な状態から、ゲート配線Giに平行な状態に変更している。その他の点では図11の回路は図8の回路と同じなので、ここではその詳しい説明は省略する。

### [0150]

上記表示装置の画素回路Aijおよび出力端回路Djにおける動作を、制御配線Gi, Cj, Ej, Bjおよびソース配線Sjの動作タイミングを示す図12を参照して以下に説明する。

#### [0151]

本実施の形態 3 に係る駆動方法では、画素回路 Aij の選択期間のうち、時間  $t1\sim5$  t1 で、ゲート配線 Gi の電位を High (GH) として、スイッチ用 TFT13 を OFF 状態とし、スイッチ用 TFT14, 15 を ON 状態とする。

#### [0152]

この期間、駆動用TFT11のゲート端子が信号線Tjと接続し、駆動用TFT11のゲート端子に第1コンデンサ12,第2コンデンサ25が接続された状態となる。

#### [0153]

これと前後し、出力端回路Djでは、第1の期間(時間 $t1\sim2t1$ )において制御配線Cjの電位をHighとして、スイッチ用TFT22, 23をON状態とする。この結果、駆動用<math>TFT11のゲート端子とドレイン端子とが、スイッチ用TFT15, 22, 14, を通じて接続される。また、第2コンデンサ25の第2端子は所定電圧線Vaへ接続される。

### [0154]

そして、電源配線Vsから駆動用TFT11,スイッチ用TFT14,ソース配線Sjを通して電流出力端IjSb一定電流を引き抜く。このときのソース配線Sjの電位は、時間2t1において制御配線Cjの電位をLowとしてスイッチ用TFT22,23をOFF状態とすることにより、第1コンデンサ12および第2コンデンサ25を用いて保持される。

### [0155]

このとき、第1コンデンサ12および第2コンデンサ25により、駆動用TFT11のゲートでは、該駆動用TFT11の閾値電圧・移動度を補償し、第2コンデンサ25の第2端子電位がVaのとき、先の一定電流(上記第1の期間で駆動用TFT11のソース・ドレイン間に流れた電流)が流れるような電位が保持される。

### [0156]

次に、第2の期間(時間3t1~4t1)では、制御配線Bjの電位をHig

hとして、スイッチ用TFT24をON状態とする。この結果、第2コンデンサ25の第2端子は、スイッチ用TFT24,14'を通じて駆動用TFT11のドレイン端子と接続される。

### [0157]

このとき、電源配線Vsから駆動用TFT11,スイッチ用TFT14,ソース配線Sjを通して電流出力端Ijより所望の電流が流される。これにより、上記第2の期間では、駆動用TFT11の閾値電圧・移動度に依らず、駆動用TFT11のソース・ドレイン間電位を概ね一定とした状態で、駆動用TFT11に所望の電流を流すようそのゲート・ソース間電位を設定できる。

#### [0158]

この第2の期間での駆動用TFT11のソース・ゲート間電位は、その後、時間4t1で、制御配線Bjの電位をLowとし、スイッチ用TFT24をOFF状態とすることで、第2コンデンサ25に保持される。

### [0159]

その後、時間5t1で、ゲート配線Giの電位をLowとしてスイッチ用TFT15をOFF状態とすることで第1コンデンサ12と信号配線Tjとの電気的接続を遮断し、このときの信号配線Tjの電位を第1コンデンサ12へ保持する。同時に、スイッチ用TFT14、をOFF状態とすることで駆動用TFT11のドレイン端子とソース配線Sjとの電気的接続を遮断すると共に、スイッチ用TFT13をON状態として、駆動用TFT11から有機EL素子16へ電流を流す状態とする。

### [0160]

以上で、画素回路Aijの選択期間が終わり、次の画素回路A(i+1)jの 選択期間になる。

## [0161]

上記図11に示す画素回路構成およびソースドライバ回路の出力端回路構成を 用いて、有機EL素子16を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果を図 13に示す。

## [0162]

図13におけるシミュレーションでは、0.55ms毎に選択期間が来るよう設定し、最初の時間0.06ms $\sim 0.61$ msの間でソース配線Sjへ電流値0.1uAが流れるよう設定した。それ以降は時間0.55ms毎に、ソース配線Sjへ流れる電流値を0.1uA刻みで0.9uAまで増加させ、その後0に戻し、再度0.1uA刻みで増加させている。

### [0163]

本実施の形態3に係るシミュレーション結果と従来の技術で示した図25のシミュレーション結果とを比較すれば判る通り、本実施の形態3のように画素回路 Aijにおける制御配線を減らした構成でも、駆動用TFT11の閾値電圧・移動度のばらつきの影響を弱め、非選択期間に有機EL素子16に流れる電流値のばらつきを抑えることができる。

### [0164]

また、本実施の形態3に係る図11の画素回路構成と実施の形態2で示した図8の画素回路構成とを比較すれば判る通り、本実施の形態3では制御配線Giが1本だけで済むので、ボトムエミッション構成(TFT素子を形成した透明基板側に光を放出する構成)の表示装置において、画素当たりに配置できる有機EL素子の面積をより大きくでき、有機EL素子の輝度半減寿命を延ばすことができるので好ましい。

### [0165]

### [実施の形態4]

本実施の形態4では、本発明に係る特徴的構成をソースドライバ回路において 適用した場合の例について説明する。

## [0166]

本実施の形態3に係る表示装置において、ソースドライバ回路の出力段である 電流出力回路Fjの構成を図14に示す。上記電流出力回路Fjにおける出力端 子Ijは、例えば、図1に示すソース配線Sjや、図8および図11に示す電流 出力端Ijへ接続されるものである。

## [0167]

上記電流出力回路Fjは、アクティブ素子である駆動用TFT31のゲート端

子(電流制御端子)に第1コンデンサ32および第2コンデンサ33の一方の端子(第1端子とする)が接続された構成である。また、第1コンデンサ32におけるもう一方の端子(第2端子とする)および駆動用TFT31のドレイン端子(電流出力端子)は共通電極Vcomに接続されている。

### [0168]

この駆動用TFT31のゲート端子とTFTのソース端子(電流入力端子)との間には、スイッチ用TFT34およびスイッチ用TFT35が直列に配置されている。

#### [0169]

また、第2コンデンサ33のもう一方の端子(第2端子とする)と所定電圧線 Vbの間にはスイッチ用TFT36が配置され、第2コンデンサ33の第2端子 と駆動用TFT31のソース端子との間にはスイッチ用TFT37とスイッチ用 TFT35とが直列に配置されている。

#### [0170]

さらに、電流出力回路Fjの出力端子Ijと駆動用TFT31のソース端子の間にはスイッチ用TFT38が配置されている。

#### [0171]

このスイッチ用TFT34,36のゲート端子には制御配線DCjが接続され、スイッチ用TFT37,35,38のゲート端子には制御配線DPj,DWj,DRjがそれぞれ接続されている。

#### [0172]

上記表示装置のソースドライバ回路における電流出力回路Fjにおける動作を 、制御配線DRj, DWj, DCj, DPj, および共通電流配線Icomの動作タイミングを示す図15を参照して以下に説明する。

#### [0173]

本実施の形態 4 に係る駆動方法では、電流設定期間である時間 t  $1\sim5$  t 1 の間に、制御配線 DRjの電位をLowとしてスイッチ用TFT38をOFF状態とし、制御配線 DWjの電位をHighとしてスイッチ用TFT35をON状態とする。

#### [0174]

そして、第1の期間(時間 t 1~2 t 1)では、制御配線DCjの電位をHighとして、スイッチ用TFT34,36をON状態とする。この結果、駆動用TFT31のゲート端子とソース端子とは、スイッチ用TFT34,35を通じて電気的に接続される。また、第2コンデンサ33の第2端子は、スイッチ用TFT36を通じて所定電圧線Vbへ接続される。このとき、共通電流配線Icomからスイッチ用TFT35,駆動用TFT31を通して共通電極Vcomへ一定電流を流す。

#### [0175]

そして、上記第1の期間での共通電流配線Icomの電位を第1コンデンサ3 2および第2コンデンサ33を用いて保持するため、時間2t1において制御配線DCjの電位をLowとし、スイッチ用TFT34,36をOFF状態とする

#### [0176]

このとき、第1コンデンサ32および第2コンデンサ33により、駆動用TFT31のゲートでは、該駆動用TFT31の閾値電圧・移動度を補償し、第2コンデンサ33の第2端子電位がVbのとき、先の一定電流(上記第1の期間で駆動用TFT31のソース・ドレイン間に流れた電流)が流れるような電位が保持される。

#### [0177]

次に、第2の期間(時間3t1~4t1)では、制御配線DPjの電位をHighとして、スイッチ用TFT37をON状態とする。この結果、第2コンデンサ33の第2端子は、駆動用TFT31のソース端子とスイッチ用TFT37、35を通じて接続される。このとき、共通電流配線Icomからスイッチ用TFT35、駆動用TFT31を通じて共通電極Vcomへ所望の電流が流される。

#### [0178]

これにより、上記第2の期間では、駆動用TFT31の閾値電圧・移動度に依らず、駆動用TFT31のソース・ドレイン間電位を概ね一定とした状態で、駆動用TFT31に所望の電流を流すようゲート・ドレイン間電位が設定できる。

### [0179]

この第2の期間での駆動用TFT31のゲート・ドレイン間電位は、時間4t1で、制御配線DPjの電位をLowとし、スイッチ用TFT37をOFF状態とすることで、第1コンデンサ32および第2コンデンサ33に保持される。

#### [0180]

その後、時間5t1で、制御配線DWjの電位をLowとしてスイッチ用TFT35をOFF状態とし、共通電流配線Icomと駆動用TFT31のソース端子との電気的接続を遮断する。さらに、制御配線DRjの電位をHighとしてスイッチ用TFT38をON状態とすることで、電流出力端子Ijから駆動用TFT31へ所望の電流を流す状態とする。

#### [0181]

以上で、この電流出力回路Fjの選択期間が終わり、次の電流出力回路Fj+ 1の電流設定期間となる。

#### [0182]

上記電流出力回路Fjの選択期間において、駆動用TFT31の閾値電圧・移動度を以下の表2の条件で変化させ、駆動用TFT31のソース・ドレイン間電圧Vsdとゲート・ドレイン間電圧Vgdとをシミュレーションした結果を図16に示す。

#### [0183]

### 【表2】

	Ioled(1)	Ioled(2)	Ioled(3)	Ioled(4)	Ioled(5)
	Vgd(1)	Vgd(2)	Vgd (3)	Vgd (4)	Vgd (5)
	Vsd(1)	Vsd(2)	Vsd(3)	Vsd (4)	Vsd (5)
閥値電圧	平均值	上限	下限	上限	下限
移動度	平均值	上限	下限	下限	上限

### [0184]

図16では、時間0.61~0.62msが上記第1の期間に相当する。図1

6から判るとおり、この期間では駆動用TFT31のソース・ドレイン間電位Vs d  $(1) \sim (5)$  とソース・ゲート間電位Vs g  $(1) \sim (5)$  とは一致している。

### [0185]

また、図16では、時間0.63~0.64msが上記第2の期間に相当する。図16から判るとおり、この期間では駆動用TFT31のソース・ドレイン間電位Vsdは、駆動用TFTの閾値電圧・移動度の条件の違いに依らず、ほぼ同じ値となっている。

### [0186]

すなわち、上記第2の期間では、共通電流配線Icomからスイッチ用TFT35, 駆動用TFT31を通じて共通電極Vcomへ所望の電流を流すので、駆動用TFTの閾値電圧・移動度のばらつきに依らず、駆動用TFT31のソース・ドレイン間電位が一定となる条件で駆動用TFT31のゲート・ドレイン間電位Vgdを設定できる。

### [0187]

この結果、駆動用TFT31の閾値電圧・移動度に依らず、駆動用TFT31のソース・ドレイン間電位が等しければ、概ね一定の電流を流すことができる電流出力回路が実現できる。

## [0188]

その後、電流出力回路Fjの読み出し期間となるが、図16のシミュレーションでは、この電流出力端子Ijと電源配線Vsとの間に有機EL素子の代わりに抵抗を配置したが駆動用TFT31の出力電流値がほぼ一定であるため、この読み出し期間で駆動用TFT31のソース・ドレイン間電圧Vs dは、ほぼ一定となる。

## [0189]

このとき、上記表2に示した5つの駆動用TFT31の閾値電圧・移動度条件を用いて駆動用TFT31の電流値ばらつきをシミュレーションした結果を図17に示す。

## [0190]

図17におけるシミュレーションでは、0.55ms毎に選択期間が来るよう設定し、最初の時間0.06ms $\sim0.65$ msの間でソース配線Sjへ電流値0.1uAが流れるよう設定した。それ以降は時間0.55ms毎に、ソース配線Sjへ流れる電流値を0.1uA刻みで0.9uAまで増加させ、その後0に戻し、再度0.1uA刻みで増加させている。

### [0191]

図17のシミュレーション結果から判る通り、本実施の形態 4 に係るソースドライバ回路を用いれば、駆動用TFT31の閾値電圧・移動度のばらつきによる、駆動用TFT31を流れる電流値のばらつきを抑える(図17の時間3.6 m s で電流値のばらつきは1.05~1.15 u A の範囲、即ち9%のばらつき範囲に収まっているので)効果がある。

### [0192]

特に、出力電流が0.8 u A までは駆動用TFT31の閾値電圧・移動度のば らつきに依らず、ほぼ均一な電流値が得られている。

### [0193]

ところで、本発明の特徴的構成をソースドライバ回路として用いる場合、さらにその構成を画素回路においても本発明の特徴的構成を用いることが好ましい。 以下にその例を説明する。

## [0194]

すなわち、図14のソースドライバ回路の電流出力端子 I j に実施の形態 1 で 示した図1の画素回路を接続し、その効果をシミュレーションにより調べてみた

## [0195]

まず、上記図14および図1に与える各制御端子の信号タイミングを図18のようにする。

## [0196]

この駆動タイミングを用いて図14の駆動用TFT31のソース・ドレイン間電位Vsdとソース・ゲート間電位Vsgをシミュレーションで調べた結果を図19に示す。

### [0197]

図19においては、時間 $0.61\sim0.65$ msが図14のソースドライバ回路の駆動用TFT31の電流設定期間に相当し、時間 $0.70\sim0.75$ msが図1の画素回路の選択期間に相当する。

#### [0198]

また、時間  $0.61\sim0.62$  m s がソースドライバ回路の駆動用TFT 31 の第1の期間に相当するが、この時、駆動用TFT 31 のソース・ドレイン間電位 V s d とゲート・ドレイン間電位 V g d とは一致している。

#### [0199]

次に、時間  $0.63\sim0.64$  m s がソースドライバ回路の駆動用TFT31の第2の期間に相当するが、この時、駆動用TFT31のソース・ドレイン間電位 V s d は、駆動用TFT31の閾値電圧・移動度に依らず一致する。

### [0200]

次に、時間 0.71~0.72 m s が画素回路の第1の期間に相当する。このとき、ソースドライバ回路の駆動用TFT31のソース・ドレイン間電位 V s d が、画素回路の駆動用TFT1の閾値電圧・移動度のばらつきによりばらついている。その結果、ソースドライバ回路の駆動用TFT31の出力電流もばらつく

## [0201]

しかし、画素回路の第2の期間に相当する時間0.73~0.74msでは、画素回路の駆動用TFT1の閾値電圧・移動度に依らず、ソースドライバ回路の駆動用TFT31のソース・ドレイン間電位Vsdが一致する。その結果、図20に示すように、画素回路に配置した有機EL素子6を流れる電流値のばらつきは抑えられる。

### [0202]

このように本発明の特徴的構成部分は、ソースドライバ回路の電流出力回路として用いることもできるし、画素回路で用いることもできる。何れの回路構成で用いても、本発明は駆動用TFTの閾値電圧・移動度に依らず、駆動用TFTへ所望の電流を流す効果がある。

### [0203]

また、図6のように有機EL素子の陽極側を共通電極Vcomに接続するときは、これと共に用いるソースドライバ回路側において、図21に示すように、用いるTFT31、および34、~38、をすべてp型TFTで構成することが好ましい。

#### [0204]

### [実施の形態5]

本実施の形態5では、本発明に係る特徴的構成を画素回路およびソースドライ バ回路において適用した場合の第3の例について説明する。

### [0205]

本実施の形態5に係る表示装置も、本発明の特徴的構成部分を、画素回路とソースドライバ回路とに分割して配置した構成である。このため、上記表示装置は、実施の形態2と同様に図7に示すような構成となり、ここではその説明を省略する。

### [0206]

上記表示装置において、本発明の特徴的構成を含む画素回路Aijとソースドライバ回路50の出力段であるソースドライバ出力端回路Djとの構成を図31に示す。

## [0207]

本実施の形態 5 に係る表示装置では、上記図 3 1 に示すように、ソース配線 S j とゲート配線 G i とが交差する領域に画素回路 A i j が配置され、各画素回路 A i j には、アクティブ素子である駆動用TFT41 と電気光学素子である有機 E L素子 4 8 と第1のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT42 と第1コンデンサ44と第2コンデンサ45とが配置されている。この駆動用TFT 41と有機 E L素子 48 とは、電源配線 V s と共通配線 V c o m との間に直列に配置されている。

## [0208]

そして、駆動用TFT41のゲート端子(電流制御端子)には第1コンデンサ44および第2のコンデンサ45のそれぞれにおける一方の端子(第1端子とす

る)が接続され、第1コンデンサ44のもう一方の端子(第2端子とする)は駆動用TFT41のソース端子(電流入力端子)および電源配線Vsへ接続されている。

### [0209]

また、駆動用TFT41のゲート端子(電流制御端子)とソース配線Sjの間には第1のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT42が配置されている。

### [0210]

更に、ソース配線Sjと平行に第3の配線である信号線(接続配線)Tjが配置され、第2のコンデンサ45のもう一方の端子(第2端子とする)はスイッチ用TFT43を介して信号線Tjに接続されている。

### [0211]

さらに、駆動用TFT41のドレイン端子(電流出力端子)と有機EL素子48の陽極との間にはスイッチ用TFT46が配置されており、駆動用TFT41とスイッチ用TFT46との間の接続点は、スイッチ用TFT47を介してソース配線Sjと接続されている。

## [0212]

この画素回路Aijを構成するスイッチ用TFT42, 43のゲート端子には各々制御配線Ci, Giが、スイッチ用<math>TFT46, 47のゲート端子には制御配線Wiが接続されている。

## [0213]

ソースドライバ回路50では、複数の画素回路A1j~Anjに対応して1つの出力端回路Djが配置されている。この出力端回路Djは、図31に示すように、信号線Tjとソース配線Sjとの間に第2のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT51が配置されている。また、信号線Tjと所定電圧線Vaの間には第3のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT49が配置されている。

## [0214]

上記出力端回路Djにおいて、スイッチ用TFT49のゲート端子には制御配

線Ccが接続され、スイッチ用TFT51のゲート端子には制御配線Bcが接続されている。

#### [0215]

上記表示装置の画素回路Aijおよび出力端回路Djにおける動作を、制御配線Wi, Gi, Ci, Cc, Bcおよびソース配線Sjの動作タイミングを示す図32を参照して以下に説明する。

#### [0216]

#### [0217]

画素回路Aijの選択期間の第1の期間(時間 $t1\sim2t1$ )では、制御配線 Ciの電位をHighとしてスイッチTFT42をON状態とし、駆動用TFT41のゲート端子をソース配線Sjに電気的に接続させる。これにより、駆動用TFT41のゲート端子とドレイン端子とが、スイッチ用TFT42,47を通じて電気的に接続され、電源配線Vsから駆動用TFT41,スイッチ用TFT47,ソース配線Sjを通して電流出力端Ijより一定電流が流れる。

### [0218]

また、時間 t  $1 \sim 3$  t 1 の間、出力端回路 D j の制御配線 C c の電位を H i g h として、スイッチ用 T F T 4 9 を O N 状態とする。この結果、第 2 コンデンサ 4 5 の第 2 端子は、スイッチ用 T F T 4 3 、信号線 T j ,スイッチ用 T F T 4 9 を通じて所定電圧線 V a a a 接続される。

### [0219]

その後、この時のソース配線Sj電位を第1コンデンサ44および第2コンデンサ45を用いて保持するために、制御配線Ciの電位をLowとしてスイッチ用TFT42をOFF状態とする。

### [0220]

このとき、第1コンデンサ44および第2コンデンサ45により、駆動用TFT41のゲート端子電位は、該駆動用TFT41の閾値電圧・移動度に依らず、第2コンデンサ45の第2端子電位がVaのとき、先の一定電流(上記第1の期間で駆動用TFT41のソース・ドレイン間に流れた電流)が流れるような電荷が保持される。その後制御配線CcをLowとして、スイッチ用TFT49をOF状態とする。

#### [0221]

次に、第2の期間(時間4 t  $1\sim5$  t 1)では、制御配線B c の電位をH i g h として、スイッチ用TFT 5 1 をON状態とする。この結果、第2コンデンサ 4 5 の第2端子は、スイッチ用TFT 4 3 , 5 1 , 4 7 を通じて駆動用TFT 4 1 のドレイン端子と接続される。このとき、電源配線V s から駆動用TFT 4 1 , スイッチ用TFT 4 1 7 , ソース配線S j を通じて電流出力端 I j より所望の電流が流される。

#### [0222]

これにより、上記第2の期間では、駆動用TFT41の閾値電圧・移動度に依らず、駆動用TFT41のソース・ドレイン間電位が上記電位Vs-Vaのとき、駆動用TFT41に上記電流(上記第1の期間で駆動用TFT41のソース・ドレイン間に流れた電流)を流すよう設定される。そして、駆動用TFT41へ所望の電流を流すことで、駆動用TFT41のソース・ドレイン間電位が概ね一定の条件で駆動用TFTのゲート・ソース間電位を設定できる。

### [0223]

この第2の期間での駆動用TFT41のソース・ゲート間電位は、その後、時間5t1で、制御配線Giの電位をLowとし、スイッチ用TFT43をOFF状態とすることで、第1コンデンサ44および第2コンデンサ45に保持される

#### [0224]

その後、時間 6 t 1 で、制御配線 B c の電位を L o w としてスイッチ用 T F T 5 1 を O F F 状態とすることで信号線 T j とソース配線 S j との電気的接続を遮断する。更に、制御配線 W i の電位を L o w としてスイッチ用 T F T 4 T を O F

F状態とし、スイッチ用TFT46をON状態として駆動用TFT41から有機 EL素子48へ電流を流す状態とする。

#### [0225]

以上で、画素回路Aijの選択期間が終わり、次の画素回路A(i+1)jの 選択期間になる。

### [0226]

上記図31に示す画素回路構成およびソースドライバ回路の出力端回路構成を 用いて、有機EL素子48を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果を図 33に示す。

### [0227]

図33におけるシミュレーションでは、0.27ms毎に選択期間が来るよう設定し、最初の時間  $0.30ms\sim0.57ms$ の間でソース配線Sjへ電流値 0.9u Aが流れるよう設定した。それ以降は時間 0.27ms 毎に、ソース配線Sjへ流れる電流値を-0.1u A刻みで 0u Aまで減少させ、その後再び 0.9u Aに戻るよう設定した。

## [0228]

本実施の形態 5 に係るシミュレーション結果(特に時間 0.30 m s から 1.9 m s の結果)と従来の技術で示した図 2 5 のシミュレーション結果とを比較すれば判る通り、本実施の形態 5 のようにソースドライバ出力端回路 D j に第 2 のスイッチ用トランジスタと第 3 のスイッチ用トランジスタを配置した構成でも、駆動用 T F T 4 1 の閾値電圧・移動度のばらつきの影響を弱め、非選択期間に有機 E L 素子 4 8 に流れる電流値のばらつきを抑えることができる。

## [0229]

## [実施の形態6]

本実施の形態6では、本発明に係る第2の特徴的構成を画素回路において適用 した場合について説明する。

## [0230]

本実施の形態 6 に係る表示装置は、図34に示すように、その各画素回路Aijにおいて、電源配線Vsと共通配線Vcomとの間に駆動用トランジスタであ

る駆動用TFT63と電気光学素子である有機EL素子69とを直列に配置している。

### [0231]

駆動用TFT63のゲート端子(電流制御端子)は、第1のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT64を介してソース配線Sjと接続されている。また、駆動用TFT63のゲート端子には第1コンデンサ68および第2コンデンサ67のそれぞれにおける一方の端子(第1端子とする)が接続されている。第1コンデンサ68のもう一方の端子(第2端子とする)は、駆動用TFT63のドレイン端子(電流出力端子)および有機EL素子69の陽極へ接続されている。第2コンデンサ67のもう一方の端子(第2端子とする)は、第3のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT65を介して電源配線(所定電圧線)Vsに接続され、第2のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT66を介してソース配線Sjに接続されている。

### [0232]

スイッチ用TFT64およびスイッチ用TFT65のゲート端子は制御配線Ciに接続されており、スイッチ用TFT66のゲート端子は制御配線Giに接続されている。

## [0233]

駆動用TFT63のソース端子(電流入力端子)と電源配線Vsとの間にはスイッチ用TFT61が配置されており、該スイッチ用TFT61のゲート端子は制御配線Riに接続されている。駆動用TFT63とスイッチ用TFT61との間の接続点は、スイッチ用TFT62を介してソース配線Sjと接続されており、該スイッチ用TFT62のゲート端子は制御配線Wiに接続されている。

## [0234]

これら制御配線Ci, Gi, Wiのうち何れを第2の配線(ゲート配線)としても良いし、これらスイッチ用TFT62, 64, 66のうち何れを選択用TFTとしても良い。

## [0235]

この回路構成では、駆動用TFT63のゲート端子は、スイッチ用TFT64

、ソース配線Sjおよびスイッチ用TFT62を介して駆動用TFT63のソース端子へ接続される。また、第2コンデンサ67の第2端子は、スイッチ用TFT66、ソース配線Sjおよびスイッチ用TFT62を介して駆動用TFT63のソース端子へ接続される。

### [0236]

上記表示装置の画素回路Aijにおける動作を、制御配線Ri,Wi,Ci,Giおよびソース配線Sjの動作タイミングを示す図35を参照して以下に説明する。

### [0237]

本実施の形態 6 に係る駆動方法では、選択期間である時間  $0\sim6$  t 1 の間に、制御配線Riの電位をHigh (GH) としてスイッチ用TFT 6 1 をOFF状態とし、時間 t  $1\sim5$  t 1 の間に制御配線Wiの電位をLow (GL) としてスイッチ用TFT 6 2 をON状態とする。

### [0238]

## [0239]

その後(時間 2 t 1 以降)、制御配線 C i の電位を H i g h E してスイッチ用  $TFT64 \cdot 65$  を OFF 状態とする。このとき、上記第 1 の期間で設定された ソース配線 S j の電位は、第 1 コンデンサ 6 8 および第 2 コンデンサ 6 7 を用いて保持される。

## [0240]

次に、第2の期間(時間3t1~4t1)において、制御配線Giの電位をLowとして、スイッチ用TFT66をON状態とする。この結果、第2コンデン

サ67の第2端子は、スイッチ用TFT66・62を通じて駆動用TFT63の ソース端子と接続される。このとき、図示しないソースドライバ回路からソース 配線Sj、スイッチ用TFT62、駆動用TFT63を通じて、有機EL素子6 9へ向け所望の電流が流れる。

### [0241]

上記第2の期間で設定された駆動用TFT63のドレイン・ゲート間電位は、その後(時間4t1以降)、制御配線Giの電位をHighとしスイッチ用TFT66をOFF状態とすることで、第1コンデンサ68および第2コンデンサ67に保持される。

#### [0242]

その後、制御配線Wiの電位をHighとしてスイッチ用TFT62をOFF 状態として、制御配線Riの電位をLowとしてスイッチ用TFT61をON状態とする。

### [0243]

以上でこの画素回路Aijの選択期間が終わり、次の画素回路A(i+1)jの選択期間になる。

### [0244]

なお、図34に示すソースドライバ出力端回路Djでは、OFF電位線Voffとソース配線Sjとの間に第4のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT70が配置されている。

### [0245]

そしてこのスイッチ用TFT70のゲート端子には制御配線Ejが接続され、選択された有機EL素子69の電流値を0とする場合、図35に示されるように、上記第2の期間(9t1~11t1)で制御配線EjをHighとして、スイッチ用TFT70をON状態とする。このとき、ソース配線Sjとソースドライバの電流出力回路との接続をオープン状態として、OFF電位線Voffよりソース配線へOFF電位を供給する。

### [0246]

このOFF電位は共通電極電位Vcomより低い電位とするので、駆動用TF

T63のゲート電位は第1期間の電位より低下し、駆動用TFT63はOFF状態となる。

### [0247]

上記図34に示す画素回路構成およびソースドライバ回路の出力端回路構成を 用いて、有機EL素子69を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果を図 36に示す。

### [0248]

図36におけるシミュレーションでは、1.08ms毎に選択期間が来るよう設定し、最初の時間2.30ms~3.38msの間でソース配線Sjへ電流値1.1uAが流れるよう設定した。それ以降は時間1.08ms毎に、ソース配線Sjへ流れる電流値を-0.12uA刻みで0uAまで減少させ、その後再び1.1uAに戻した。

### [0249]

本実施の形態6に係るシミュレーション結果と従来の技術で示した図25のシミュレーション結果とを比較すれば判る通り、本実施の形態6のように駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子を制御する構成でも、駆動用TFT63の閾値電圧・移動度のばらつきの影響を弱め、非選択期間に有機EL素子69に流れる電流値のばらつきを抑えることができる。

## [0250]

なお、図31の画素回路構成では駆動用TFT41の電流出力端子(ドレイン端子)と第2コンデンサ45の第2端子を結ぶように信号線Tjが配置されていた。しかし、本発明に係る第2の特徴的構成を画素回路において適用した場合、図37に示すように、上記手段を用いた駆動用TFT94の電流入力端子(ソース端子)と第2コンデンサ97の第2端子を結ぶように信号線Tjを配置することが可能である。

## [0251]

即ち、図37の画素回路構成Aijで、第1コンデンサ98が駆動用TFT94のゲート・ドレイン間に配置され、駆動用TFT94のゲート端子とソース配線Sjの間には第1スイッチ用TFT95が配置され、駆動用TFT94のゲー

ト端子と信号線Tjの間には第2コンデンサ97とスイッチ用TFT93とが直列に配置されている。また、駆動用TFT94のドレイン端子と共通電極Vcomの間には有機EL素子96が配置され、駆動用TFT94のソース端子と電源配線Vsとの間にはスイッチ用TFT91が配置され、駆動用TFT94のソース端子とソース配線Sjの間にはスイッチ用TFT92が配置されている。

### [0252]

また、ソースドライバ出力端回路Djでは、信号線Tjとソース配線Sjの間に第2スイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT100が配置され、信号線Tjと所定電圧線Vbの間には第3スイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT99が配置されている。

### [0253]

この画素回路Aij及びソースドライバ出力端回路Djを用いた駆動タイミングは図31に示した画素回路同様、図32に示すようなものとなるので、その説明は省略する。

## [0254]

## [実施の形態7]

本実施の形態7では、本発明に係る第2の特徴的構成を画素回路およびソース ドライバ回路において適用した場合の例について説明する。

## [0255]

本実施の形態7に係る表示装置も、本発明の特徴的構成部分を、画素回路とソースドライバ回路とに分割して配置した構成である。このため、上記表示装置は、実施の形態2と同様に図7に示すような構成となり、ここではその説明を省略する。

## [0256]

上記表示装置において、本発明の特徴的構成を含む画素回路Aijとソースドライバ回路50の出力段であるソースドライバ出力端回路Djとの構成を図38に示す。

## [0257]

本実施の形態7に係る表示装置では、上記図38に示すように、ソース配線S

jとゲート配線Giが交差する領域に画素回路Aijが配置され、各画素回路Aijには、アクティブ素子である駆動用TFT74と電気光学素子である有機EL素子76と第1コンデンサ75とが配置されている。この駆動用TFT74と有機EL素子76とは、電源配線Vsと共通配線Vcomの間に直列に配置されている。

## [0258]

そして、駆動用TFT74のゲート端子(電流制御端子)には第1コンデンサ75の一方の端子(第1端子とする)が接続され、第1コンデンサ75のもう一方の端子(第2端子とする)は駆動用TFT74のドレイン端子(電流出力端子)および有機EL素子76の陽極へ接続されている。

## [0259]

また、この画素回路構成では、ソース配線S j に平行に第3の配線である信号線T j が配置され、駆動用T F T 74のゲート端子はスイッチ用T F T 73を介して信号線T j に接続している。

## [0260]

さらに、駆動用TFT74のソース端子(電流入力端子)と電源配線Vsとの間にはスイッチ用TFT71が配置されており、駆動用TFT74とスイッチ用TFT71との間の接続点は、スイッチ用TFT72を介してソース配線Sjと接続されている。

## [0261]

この画素回路Aijを構成するスイッチ用TFT73,72,71のゲート端子には各々制御配線Gi,Wi,Riが接続されている。

## [0262]

ソースドライバ回路 5 0 では、複数の画素回路 A 1 j ~ A n j に対応して1つの出力端回路 D j が配置されている。この出力端回路 D j は、図 3 8 に示すように、信号線 T j に第 2 コンデンサ 8 0 の一方の端子(第 1 端子とする)が接続され、更に信号線 T j とソース配線 S j との間に第 1 のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用 T F T 7 7 が配置されている。また、第 2 コンデンサ 8 0 のもう一方の端子(第 2 端子とする)と所定電圧線 V a の間には第 3 のスイッチ用トラ

ンジスタであるスイッチ用TFT78が配置され、第2コンデンサ80の第2端子とソース配線Sjとの間には第2のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT79が配置されている。さらに、信号線TjとOFF電位線Voffとの間には第4のスイッチ用トランジスタであるスイッチ用TFT81が配置されている。

### [0263]

上記出力端回路Djにおいて、スイッチ用TFT81のゲート端子には制御配線Ejが接続され、スイッチ用TFT77,78のゲート端子には制御配線Ccが接続され、スイッチ用TFT79のゲート端子には制御配線Bcが接続されている。

#### [0264]

上記表示装置の画素回路Aijおよび出力端回路Djにおける動作を、制御配線Ri, Wi, Gi, Cc, Bc, Ejおよびソース配線Sjの動作タイミングを示す図39を参照して以下に説明する。

### [0265]

本実施の形態 7 に係る駆動方法では、画素回路 A i j の選択期間である時間 0  $\sim 6$  t 1 の間に、制御配線 R i の電位を H i g h (G H) としてスイッチ用 T F T 7 1 を O F F 状態とする。また、時間 t  $1 \sim 5$  t 1 の間に、制御配線 W i の電位を L o w (G L) としてスイッチ用 T F T 7 2 を O N 状態とする。これにより、駆動用 T F T 7 4 のソース端子とソース配線 S j が接続された状態を作る。

#### [0266]

また、画素回路Aijでは、時間 $t1\sim4$  t 1 において、制御配線Giの電位をLowとしてスイッチ用TFT73をON状態とし、駆動用TFT74のゲート端子を信号線Tjと電気的に接続させる。これにより、駆動用TFT74のゲート端子に第1コンデンサ75 および第2コンデンサ80 が接続された状態を作る。

#### [0267]

出力端回路Djでは第1の期間(時間 t  $1\sim 2$  t 1)において、制御配線C c の電位をHi ghとして、スイッチ用TFT77, 78をON状態とする。この

結果、駆動用TFT74のゲート端子とソース端子とが、スイッチ用TFT73,77,72を通じて電気的に接続される。また、第2コンデンサ80の第2端子は、スイッチ用TFT78を通じて所定電圧線Vaへ接続される。このとき、図示しないソースドライバ回路からソース配線Sj,スイッチ用TFT72,駆動用TFT74を通して有機EL素子76へ一定電流が流れる。

### [0268]

その後、制御配線Ccの電位をLowとしてスイッチ用TFT77, 78をOFF 状態として、このときの信号線Tj の電位を第1 コンデンサ 7 5 および第 2 コンデンサ 8 0 を用いて保持する。

### [0269]

このとき、第1コンデンサ75および第2コンデンサ80に貯められた電荷により、駆動用TFT74のゲートでは、該駆動用TFT74の閾値電圧・移動度に依らず、第2コンデンサ80の第2端子電位がVaのとき、先の一定電流(上記第1の期間で駆動用TFT74のソース・ドレイン間に流れた電流)が流れるような電位が保持される。

## [0270]

次に、第2の期間(時間3 t  $1\sim4$  t 1)では、制御配線B c の電位をH i g h として、スイッチ用TFT79をON状態とする。この結果、第2コンデンサ 8 0 の第2端子は、スイッチ用TFT79,72を通じて駆動用TFT74のソース端子と接続される。このとき、図示しないソースドライバ回路からソース配線S j,スイッチ用TFT72,駆動用TFT74を通して有機E L 素子76へ 所望の電流が流される。

## [0271]

これにより、上記第2の期間では、駆動用TFT74の閾値電圧・移動度に依らず、駆動用TFT74のソース・ドレイン間電位が上記電位Va-Vx (Vx は上記第2の期間における有機EL素子76の陽極電位)のとき、駆動用TFT74に上記電流(上記第1の期間で駆動用TFT74のソース・ドレイン間に流れた電流)を流すよう設定される。そして、駆動用TFT74へ所望の電流を流すことで、駆動用TFT74のソース・ドレイン間電位が概ね一定の条件で駆動

用TFTのゲート・ソース間電位を設定できる。

### [0272]

この第2の期間での駆動用TFT110ソース・ゲート間電位は、その後、時間4t1で、制御配線Giの電位をHighとし、スイッチ用TFT73をOFF状態とすることで、第1コンデンサ75に保持される。

### [0273]

### [0274]

以上で、画素回路Aijの選択期間が終わり、次の画素回路A(i+1)jの 選択期間になる。

## [0275]

また、図39における9t1~11t1に示す期間で、制御配線Ejの電位をHighとしてスイッチ用TFT81をON状態とし、信号線TjへOFF電位 Voffを供給することによって信号線TjをOFF電位とすることで、非選択期間における有機EL素子76の電流値をほぼ0とできる。またこの間、制御配線Ccの電位はLow,制御配線Bcの電位はHighとする。

## [0276]

この画素回路構成およびソースドライバ回路の出力端回路構成を用いて、有機 E L素子 7 6 を流れる電流値をシミュレーションで求めた結果、実施の形態 6 と 同様の結果を得た。

## [0277]

また、これら有機EL素子6を低分子有機ELで形成するときはマスク蒸着が必要であるが、高分子有機ELで形成するときはインクジェットプロセスが用い

られる。後者の場合、疎水性のバンクを形成し、その中に駆動用TFT毎に対応した親水性の穴を形成するが、この穴は必ずしも1画素毎に別れている必要はなく、複数のRGB各色画素が共通の穴に配置さていても良い。特に、穴をストライプ状に形成し、その両端に液的の受け皿を設ければ、RGBの画素ピッチに依らず、液的受け皿のサイズを決められるので好ましい。

### [0278]

### 【発明の効果】

本発明の第1の表示装置は、以上のように、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子との間に接続される第1スイッチ用トランジスタと、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子との間に接続される第1コンデンサと、上記駆動用トランジスタの電流制御端子に一方の端子である第1端子が接続され、もう一方の端子である第2端子は、駆動用トランジスタの電流出力端子との間に第2スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ所定電圧線との間に第3スイッチ用トランジスタを介して接続されている第2コンデンサとを備えている構成である。

## [0279]

それゆえ、画素回路やソースドライバ回路の選択期間中において、上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子ー電流出力端子間電位がほぼ等しくなる条件で駆動用トランジスタの電流制御端子電位を設定し、第1のコンデンサに保持することができる。

## . [0280]

その後、上記画素回路やソースドライバ回路の非選択期間において、上記駆動用トランジスタの電流入力端子一電流出力端子間電位は変化するが、その電位変化は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子一電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えることができるといった効果を奏する。

## [0281]

本発明の第2の表示装置は、以上のように、上記駆動用トランジスタの電流制 御端子と電流入力端子との間に接続される第1スイッチ用トランジスタと、上記 駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子との間に接続される第1コンデンサと、上記駆動用トランジスタの電流制御端子に一方の端子である第1端子が接続され、もう一方の端子である第2端子は、駆動用トランジスタの電流入力端子との間に第2スイッチ用トランジスタを介して接続され、かつ所定電圧線との間に第3スイッチ用トランジスタを介して接続されている第2コンデンサとを備えている構成である。

### [0282]

それゆえ、画素回路やソースドライバ回路の選択期間中において、上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子-電流出力端子間電位がほぼ等しくなる条件で駆動用トランジスタの電流制御端子電位を設定し第1のコンデンサに保持することができる。

### [0283]

その後、上記画素回路やソースドライバ回路の非選択期間において、上記駆動用トランジスタの電流入力端子-電流出力端子間電位は変化するが、その電位変化は上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トランジスタの電流入力端子-電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えることができるといった効果を奏する。

## [0284]

また、上記表示装置においては、上記第1コンデンサ、第2コンデンサ、第1 スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用 トランジスタからなる構成を、各画素回路やソースドライバ回路毎に備えている 構成とすることができる。

## [0285]

それゆえ、画素回路を駆動するソースドライバ回路に、従来と同構成のものを 使用できたり、本発明の画素回路に適したソースドライバ回路を構成できるといった効果を奏する。

## [0286]

また、上記表示装置においては、上記第1コンデンサ、第2コンデンサ、第1 スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用 トランジスタからなる構成は、一部が画素回路側、他の一部がソースドライブ回路側に配置される構成とすることができる。

### [0287]

それゆえ、上記第1コンデンサ、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタからなる構成のすべてを画素回路側に配置する場合と比べ、画素回路当たりに必要なコンデンサ及びトランジスタの数の増加を抑制できる。このため、従来に比べて電流駆動発光素子の単位面積当たりの発光輝度を向上させる必要がなく、その輝度半減寿命の低下を回避できるといった効果を奏する。

### [0288]

また、上記表示装置においては、画素回路側に、電流駆動発光素子、駆動用トランジスタ、および第1コンデンサを配置し、ソースドライバ側に、第2コンデンサ、第1スイッチ用トランジスタ、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタを配置すると共に、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と、第2コンデンサの第1端子とを接続する接続配線を備えている構成とすることができる。

## [0289]

また、上記表示装置においては、画素回路側に、電流駆動発光素子、駆動用トランジスタ、第1スイッチ用トランジスタ、第1コンデンサおよび第2コンデンサを配置し、ソースドライバ側に、第2スイッチ用トランジスタ、および第3スイッチ用トランジスタを配置すると共に、上記駆動用トランジスタの電流出力端子と、第2コンデンサの第2端子とを接続する接続配線を備えている構成とすることができる。

## [0290]

また、上記表示装置においては、さらに、OFF電位を供給するOFF電位線を備えており、上記接続配線が、第4スイッチング用トランジスタを介してOFF電位線に接続されている構成とすることができる。

## [0291]

それゆえ、暗状態となる画素に対して、その輝度を充分低くし、表示装置のコ

ントラストを向上できるといった効果を奏する。

### [0292]

また、本発明の第1の駆動方法は、以上のように、上記駆動用トランジスタの電流制御端子に第1コンデンサの一方の端子である第1端子が接続されており、上記画素回路の選択期間では、第1のコンデンサの第1端子に第2のコンデンサの一方の端子である第1端子が接続され、第1の期間において、第2コンデンサの他方端子である第2端子を所定電圧線に接続し、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子とを接続し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第1のコンデンサおよび第2のコンデンサに保持し、第2の期間において、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流出力端子との接続を遮断し、第2コンデンサの第2端子の接続を上記所定電圧線との接続から上記駆動用トランジスタの電流出力端子との接続に切り替え、上記アクティブ素子の電流制御端子電位を修正し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第1コンデンサに保持し、上記画素回路の非選択期間では、上記第1コンデンサに保持された駆動用トランジスタの電流制御端子電位によって、電流駆動発光素子の非選択期間における供給電流を制御する構成である。

## [0293]

それゆえ、画素回路の選択期間中において、上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子一電流出力端子間電位がほぼ等しくなる条件で駆動用トランジスタの電流制御端子電位を設定し、第1のコンデンサに保持することができる。

## [0294]

その後、上記画素回路の非選択期間において、上記駆動用トランジスタの電流 入力端子-電流出力端子間電位は変化するが、その電位変化は上記駆動用トラン ジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トランジ スタの電流入力端子-電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えることが できるといった効果を奏する。

## [0295]

また、本発明の第2の駆動方法は、以上のように、上記駆動用トランジスタの

電流制御端子に第1コンデンサの一方の端子である第1端子が接続されており、上記画素回路の選択期間では、第1のコンデンサの第1端子に第2のコンデンサの一方の端子である第1端子が接続され、第1の期間において、第2コンデンサの他方端子である第2端子を所定電圧線に接続し、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子とを接続し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第1のコンデンサおよび第2のコンデンサに保持し、第2の期間において、上記駆動用トランジスタの電流制御端子と電流入力端子との接続を遮断し、第2コンデンサの第2端子の接続を上記所定電圧線との接続から上記駆動用トランジスタの電流入力端子との接続に切り替え、上記アクティブ素子の電流制御端子電位を修正し、この時の上記駆動用トランジスタの電流制御端子電位を第1コンデンサに保持し、上記画素回路の非選択期間では、上記第1コンデンサに保持された駆動用トランジスタの電流制御端子電位によって、電流駆動発光素子の非選択期間における供給電流を制御する構成である。

### [0296]

それゆえ、画素回路の選択期間中において、上記駆動用トランジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず、上記駆動用トランジスタの電流入力端子一電流出力端子間電位がほぼ等しくなる条件で駆動用トランジスタの電流制御端子電位を設定し第1のコンデンサに保持することができる。

### [0297]

その後、上記画素回路の非選択期間において、上記駆動用トランジスタの電流 入力端子-電流出力端子間電位は変化するが、その電位変化は上記駆動用トラン ジスタの閾値電圧・移動度のバラツキに依らず一定なので、上記駆動用トランジ スタの電流入力端子-電流出力端子間を流れる電流値のバラツキを抑えることが できるといった効果を奏する。

## 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の一実施形態を示すものであり、実施の形態1に係る表示装置における 画素回路の構成を示す回路図である。

#### 【図2】

上記画素回路の制御配線における動作タイミングを示す波形図である。

### 【図3】

上記画素回路において、駆動用TFTのソースーゲート間電位およびソースードレイン間電位の変化に関するシミュレーション結果を示すグラフである。

### 【図4】

上記画素回路において、有機EL素子を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。

### 【図5】

上記画素回路において、有機EL素子を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。

### 【図6】

実施の形態1に係る表示装置における画素回路の図1とは別の構成を示す回路 図である。

#### 【図7】

実施の形態2に係る表示装置の構成を示す回路図である。

### 【図8】

実施の形態 2 に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路の構成を示す回路図である。

### 【図9】

上記画素回路及びソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示す波形図である。

## 【図10】

上記画素回路において、有機EL素子を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。

## 【図11】

実施の形態3に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路の構成 を示す回路図である。

## 【図12】

上記画素回路及びソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示

す波形図である。

#### 【図13】

上記画素回路において、有機EL素子を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。

#### 【図14】

実施の形態 4 に係る表示装置におけるソースドライバ回路の構成を示す回路図である。

#### 【図15】

上記ソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示す波形図である。

#### 【図16】

上記ソースドライバ回路において、駆動用TFTのソースーゲート間電位およびソースードレイン間電位の変化に関するシミュレーション結果を示すグラフである。

### 【図17】

上記ソースドライバ回路において、駆動用TFTのソースードレイン間を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。

### 【図18】

図14に示すソースドライバ回路と図1に示す画素回路を組み合わせた場合の 表示装置において、各制御配線における動作タイミングを示す波形図である。

### 【図19】

図14に示すソースドライバ回路と図1に示す画素回路を組み合わせた回路構成において、ソースドライバ回路の駆動用TFTのソースーゲート間電位およびソースードレイン間電位の変化に関するシミュレーション結果を示すグラフである。

### 【図20】

図14に示すソースドライバ回路と図1に示す画素回路を組み合わせた回路構成において、画素回路の有機EL素子を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。

#### 【図21】

実施の形態4に係る表示装置におけるソースドライバ回路の図14とは別の構成を示す回路図である。

#### 【図22】

従来の表示装置における画素回路の構成例を示す回路図である。

#### 【図23】

従来の表示装置における画素回路の他の構成例を示す回路図である。

#### 【図24】

上記従来の画素回路の制御配線における動作タイミングを示す波形図である。

#### 【図25】

上記従来の画素回路において、有機EL素子を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。

#### 【図26】

上記従来の画素回路において、有機EL素子を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。

#### 【図27】

上記従来の画素回路において、駆動用TFTのソースーゲート間電位およびソースードレイン間電位の変化に関するシミュレーション結果を示すグラフである

### 【図28】

駆動用TFTにおいて、ソース・ドレイン間電圧Vsdと、ソース・ドレイン間を流れる電流値の関係を示すグラフである。

#### 【図29】

駆動用TFTと有機EL素子を直列に接続した回路構成を示す回路図である。

#### 【図30】

図29の回路を用い、非選択期間での駆動用TFTのソース・ドレイン間電流のばらつきを、シミュレーションにて調べた場合の結果を示すグラフである。

#### 【図31】

実施の形態5に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路の構成

を示す回路図である。

#### 【図32】

上記画素回路及びソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示す波形図である。

#### 【図33】

上記画素回路及びソースドライバ回路において、駆動用TFTのソースードレイン間を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。

#### 【図34】

実施の形態 6 に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路の構成を示す回路図である。

#### 【図35】

上記画素回路及びソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示す波形図である。

#### 【図36】

上記画素回路及びソースドライバ回路において、駆動用TFTのソースードレイン間を流れる電流値のシミュレーション結果を示すグラフである。

#### 【図37】

実施の形態 6 に係る表示装置の別の画素回路及びソースドライバ回路の構成を 示す回路図である

#### 【図38】

実施の形態 7 に係る表示装置における画素回路及びソースドライバ回路の構成を示す回路図である。

#### 【図39】

上記画素回路及びソースドライバ回路の制御配線における動作タイミングを示す波形図である。

#### 【符号の説明】

1、1'、11、41、63、74、94 駆動用TFT (駆動用トランジスタ)

2、12、44、68、75、98 第1コンデンサ

3、22、42、64、77、95 スイッチ用TFT (第1スイッチ用トランジスタ)

6、6'、48、69、76、96 有機EL素子(電流駆動発光素子)

7、25、45、67、80、97 第2コンデンサ

8、23、49、65、78、99 スイッチ用TFT (第3スイッチ用ト ランジスタ)

9、24、51、66、79、100 スイッチ用TFT (第2スイッチ用 トランジスタ)

21、70、 スイッチ用TFT (第4スイッチ用トランジスタ)

Va 所定電圧線

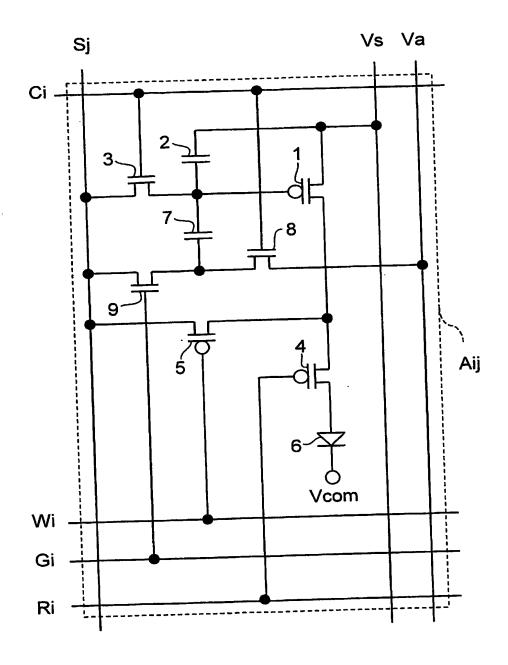
Aij 画素回路

D j 出力端回路 (ソースドライバ回路)

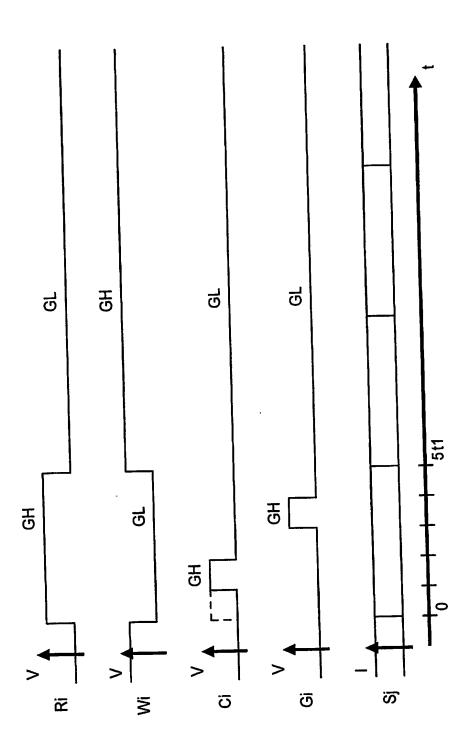
Tj 接続配線

【書類名】 図面

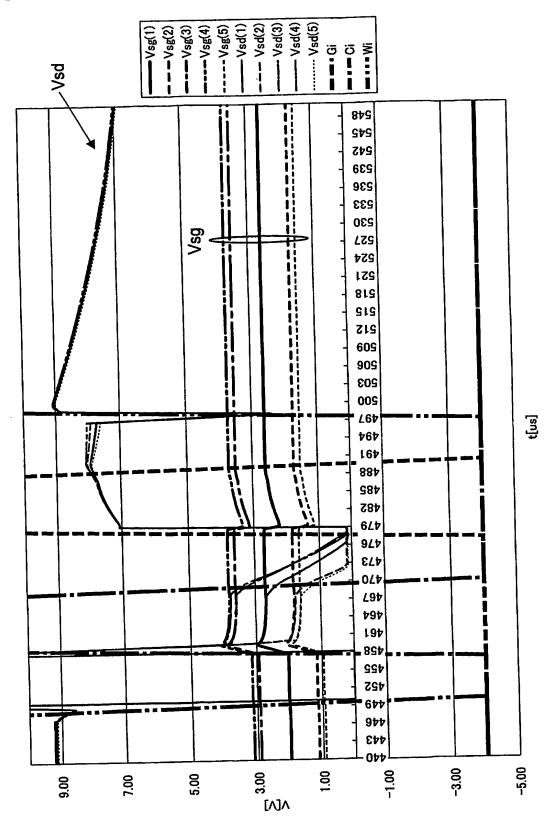
# 【図1】



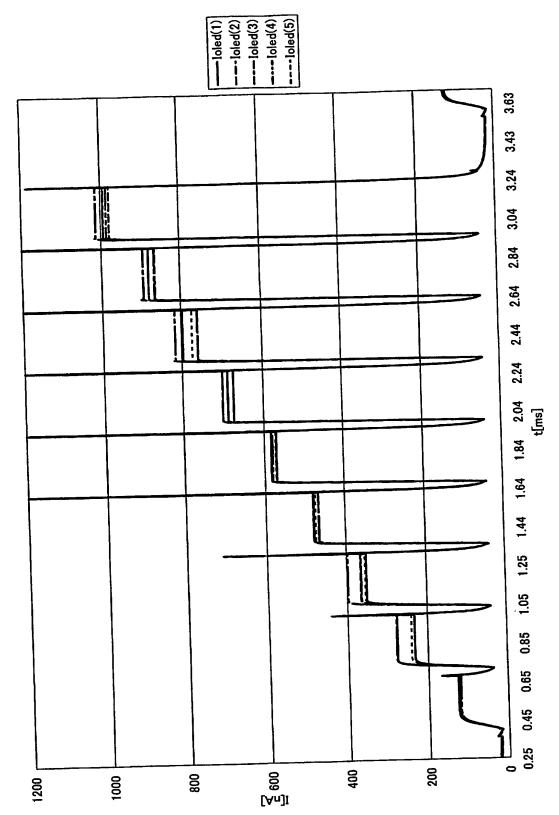
[図2]



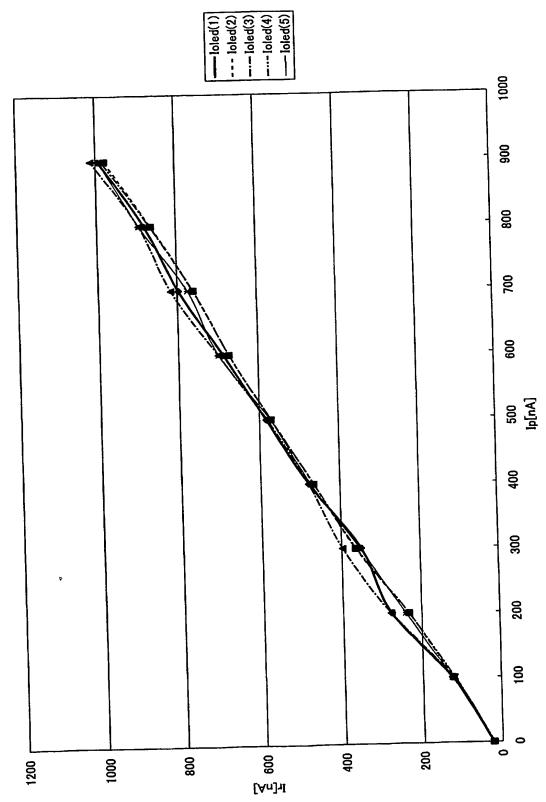
【図3】



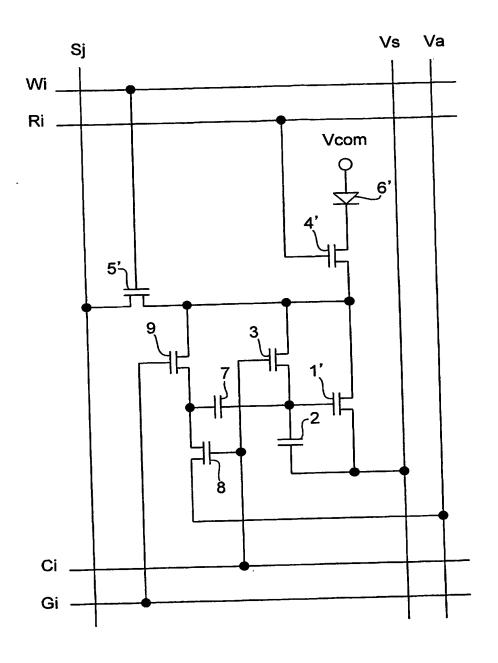
[図4]



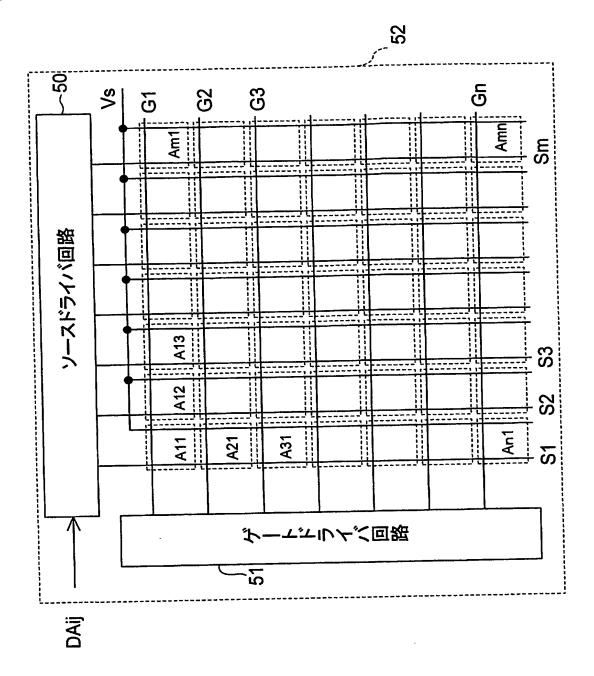
【図5】



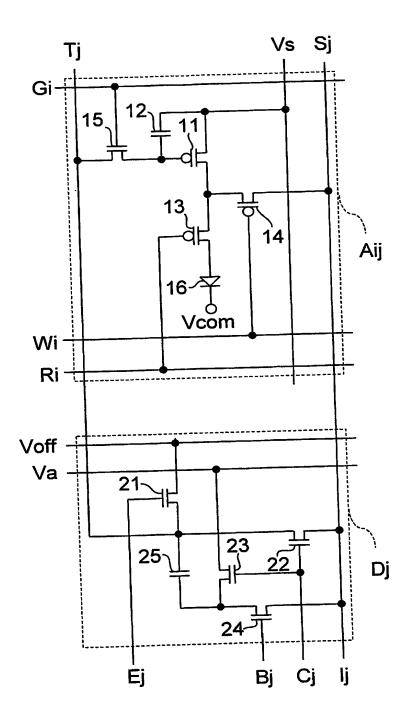




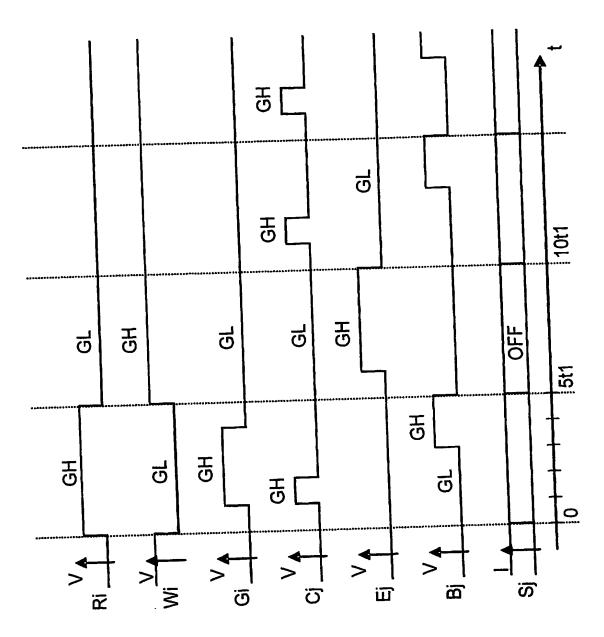
【図7】



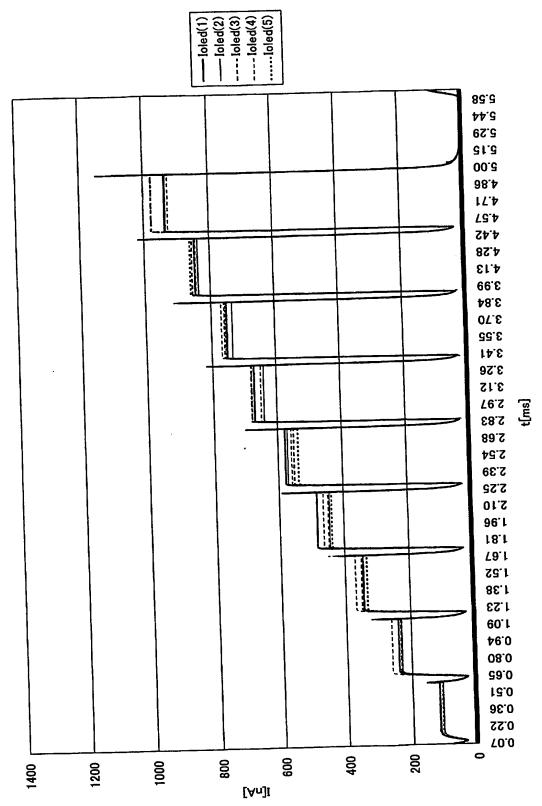
[図8]



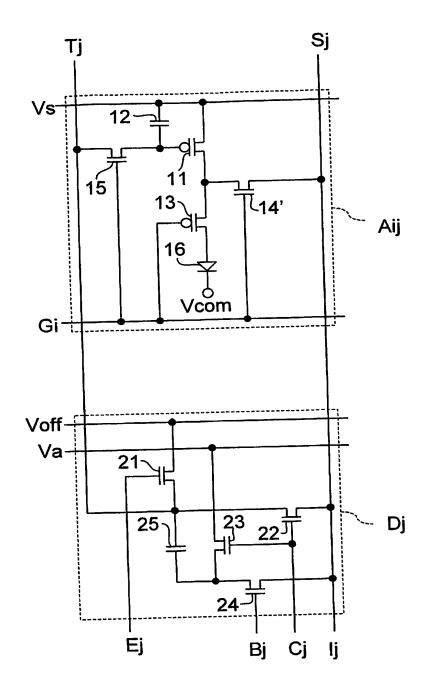
【図9】



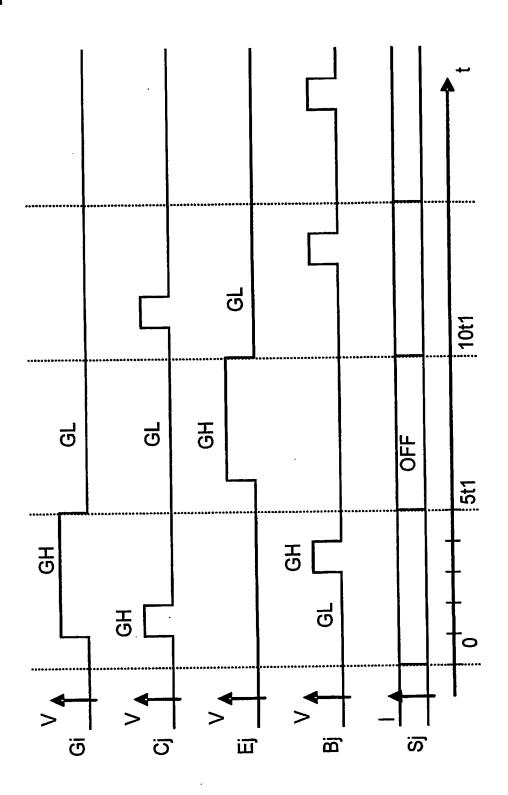
【図10】



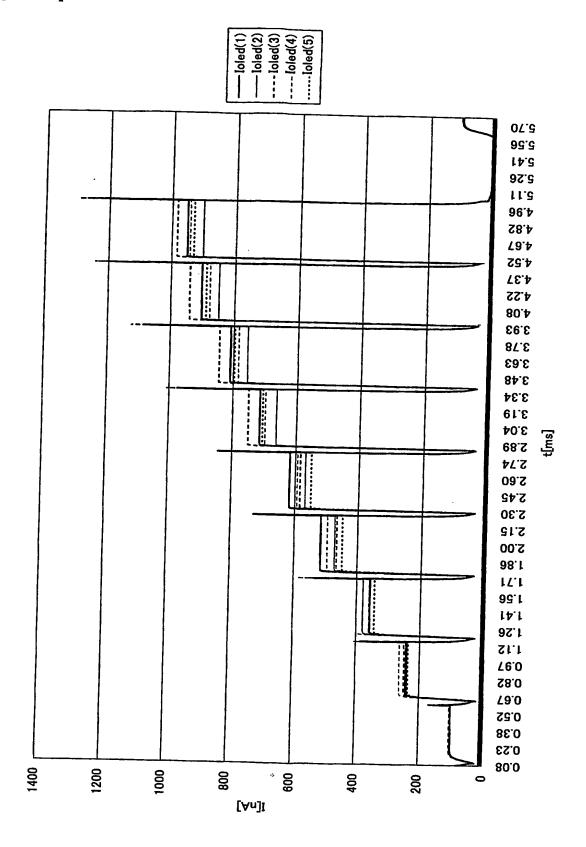
【図11】



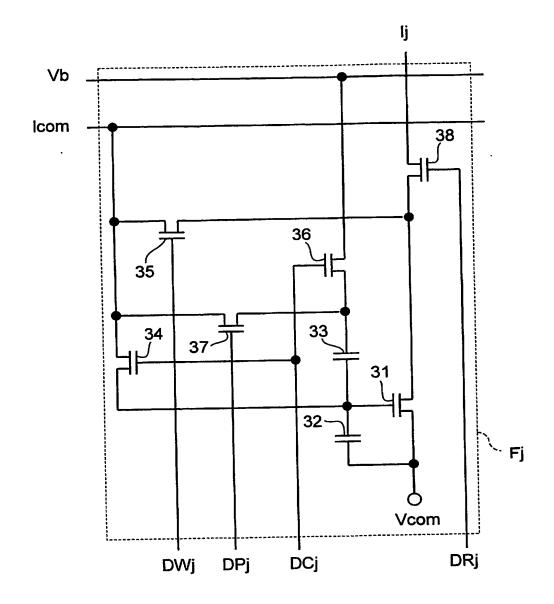
【図12】



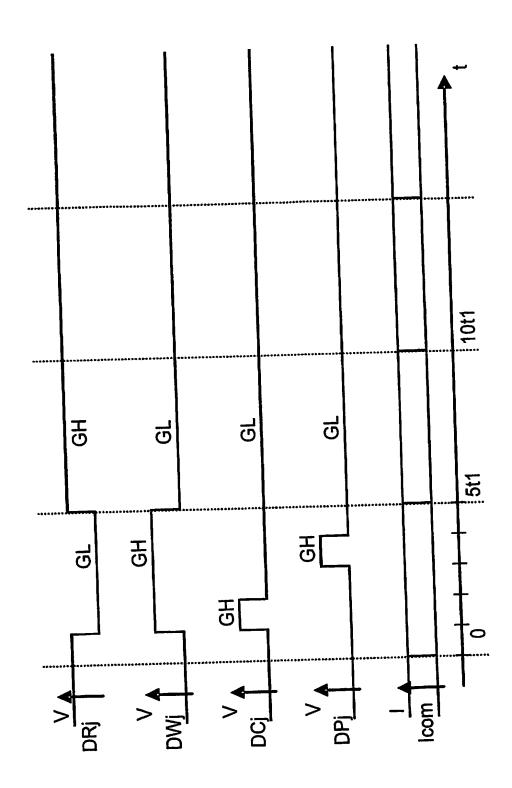
【図13】



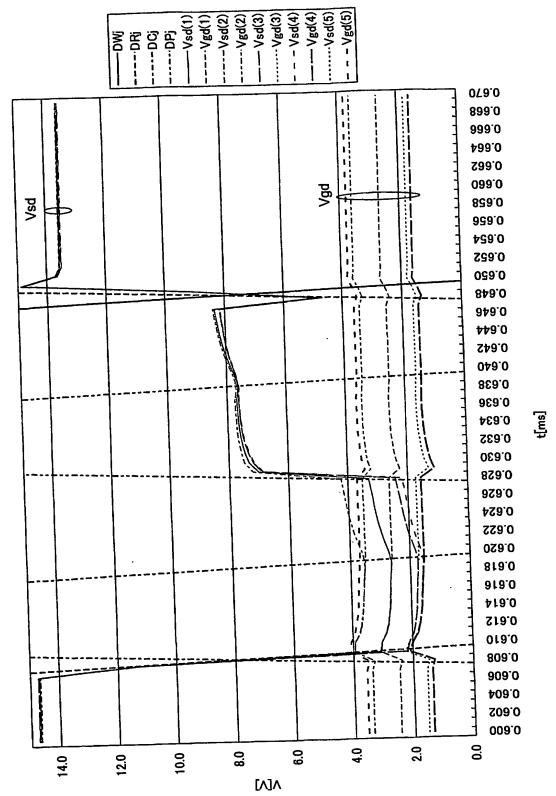
【図14】



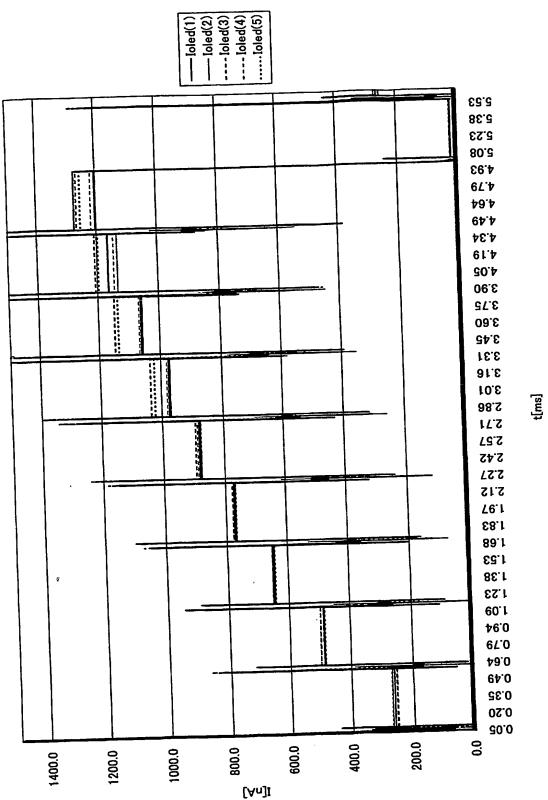
【図15】



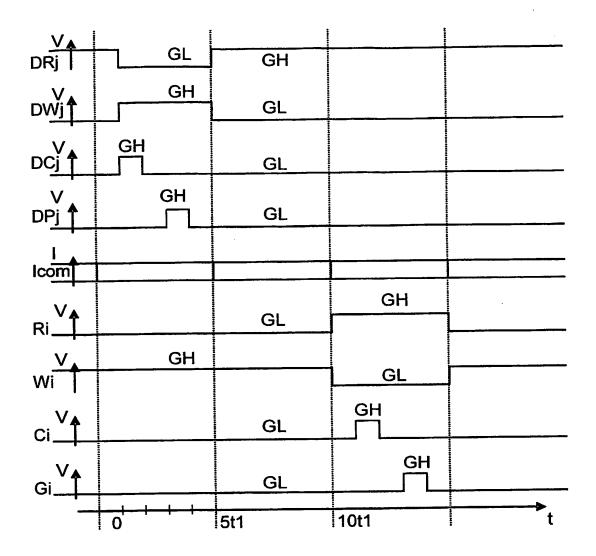
【図16】



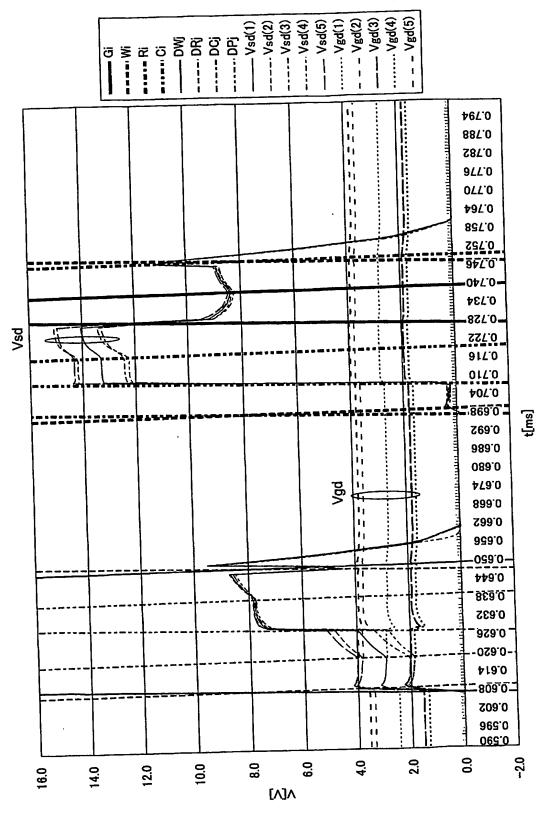
【図17】



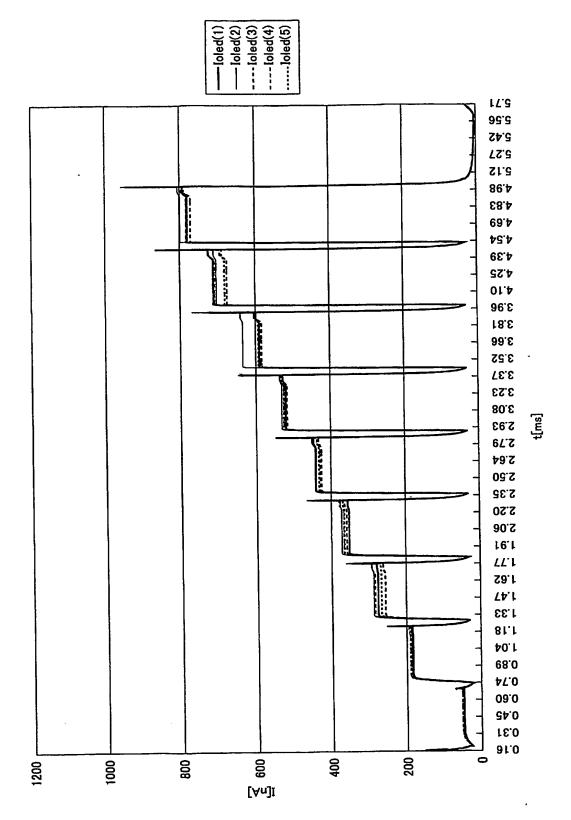
【図18】



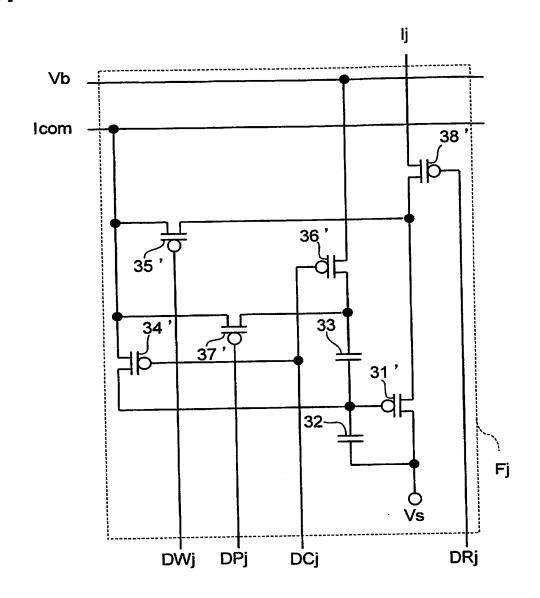
【図19】



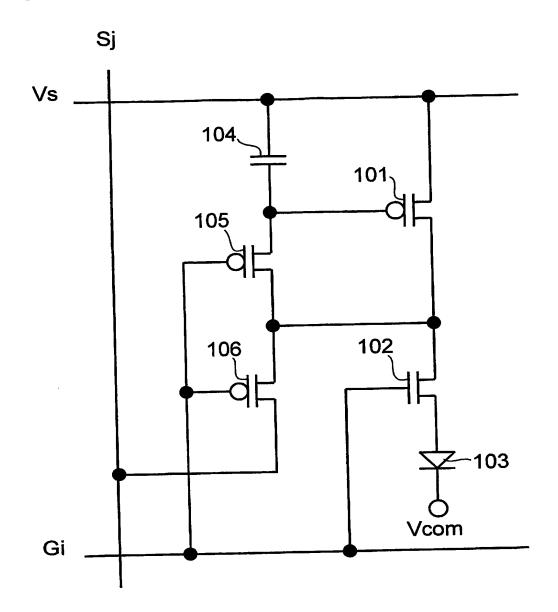
【図20】



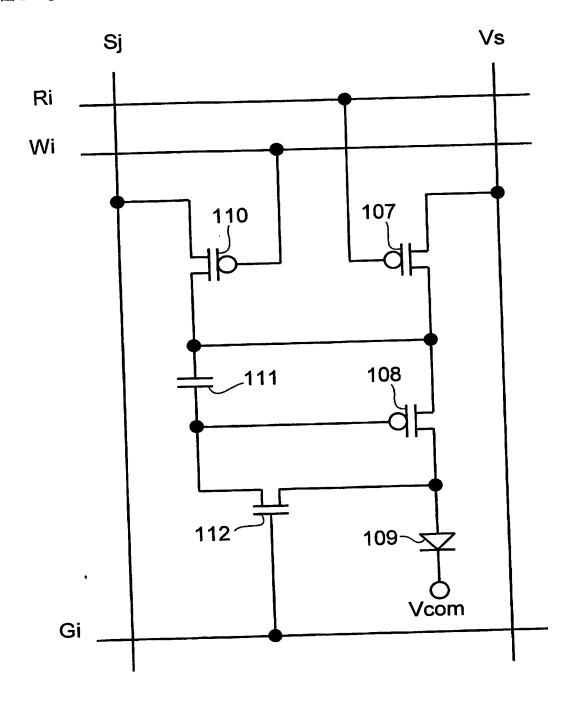
【図21】



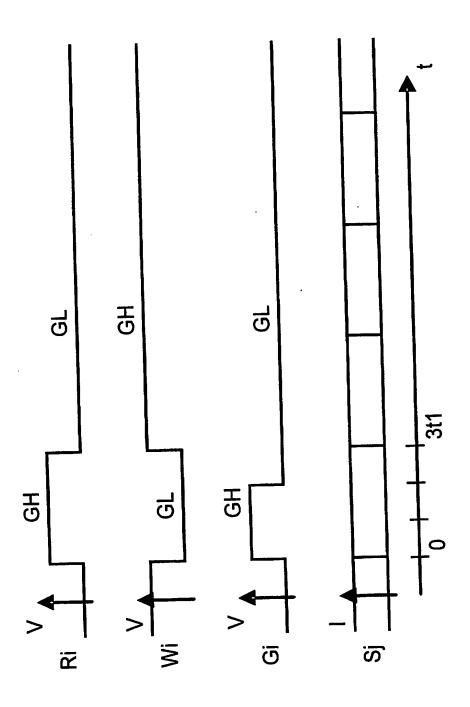
[図22]



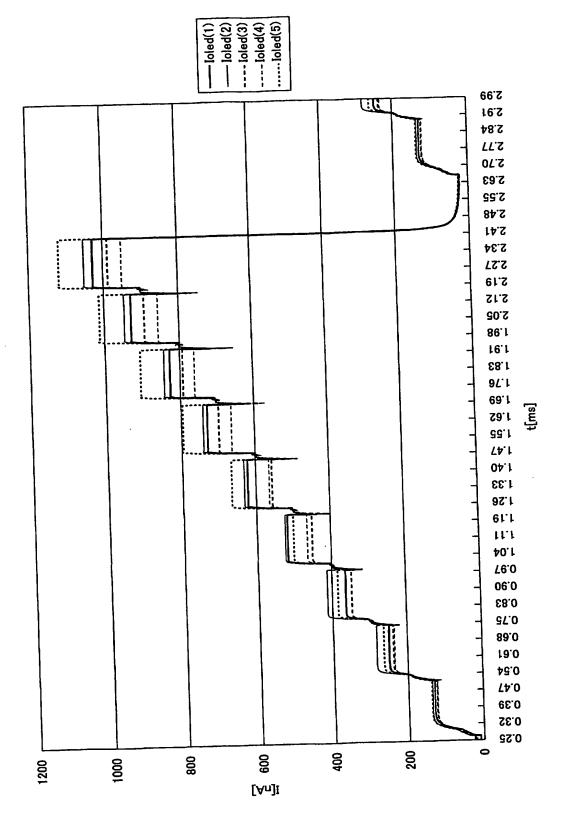
【図23】



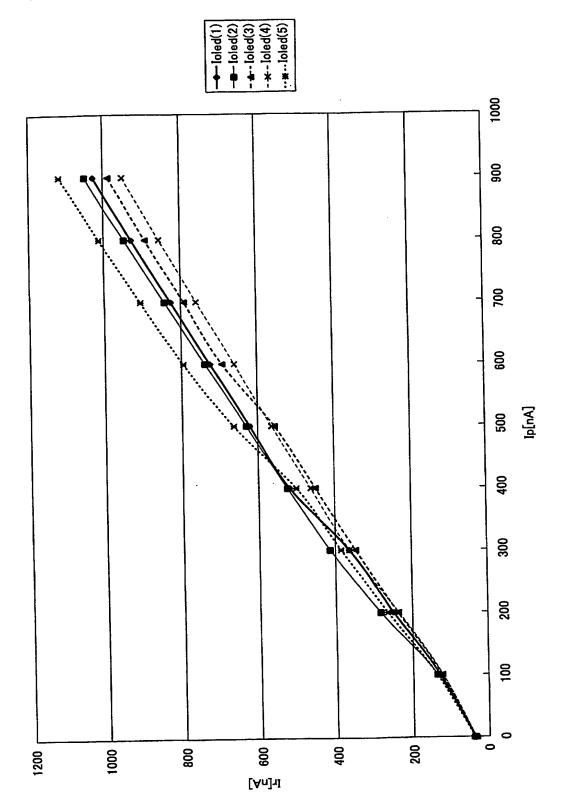
【図24】



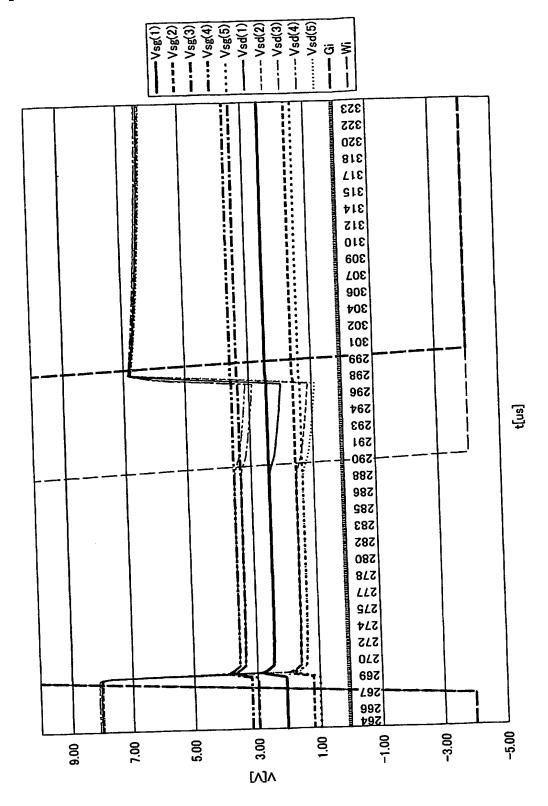
【図25】



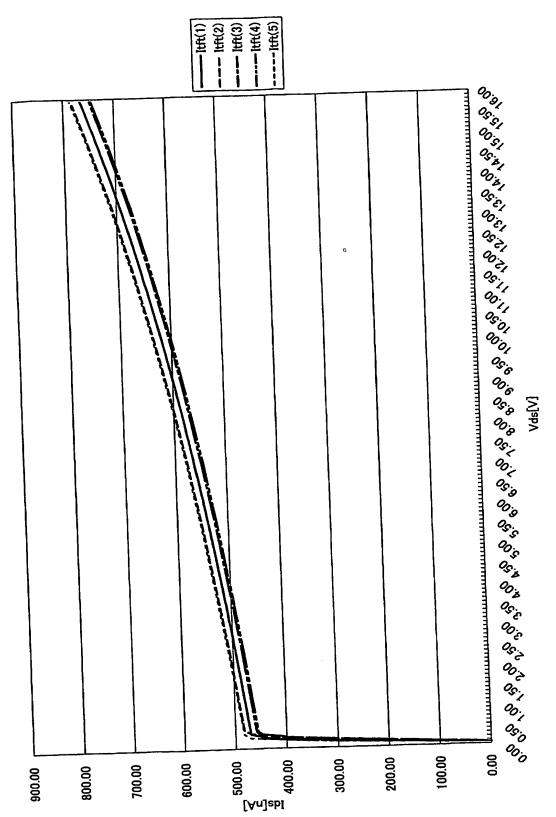
【図26】



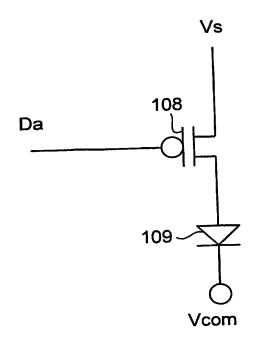
【図27】



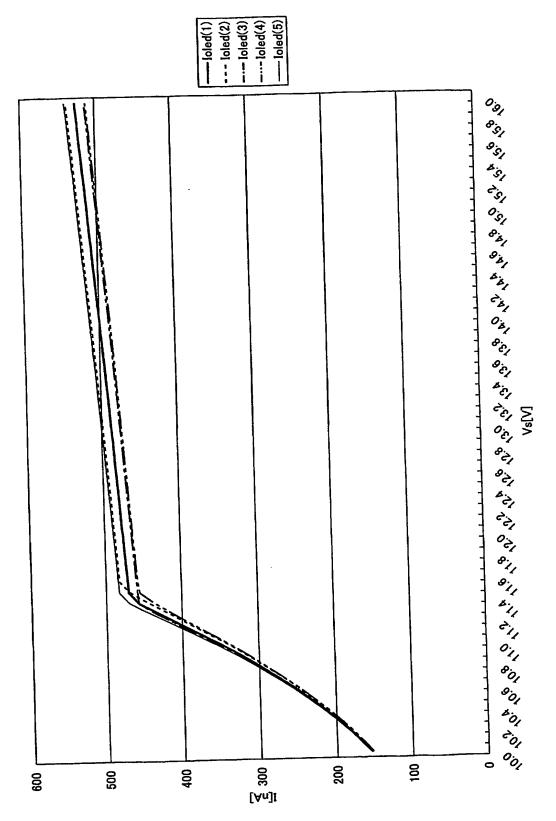
[図28]



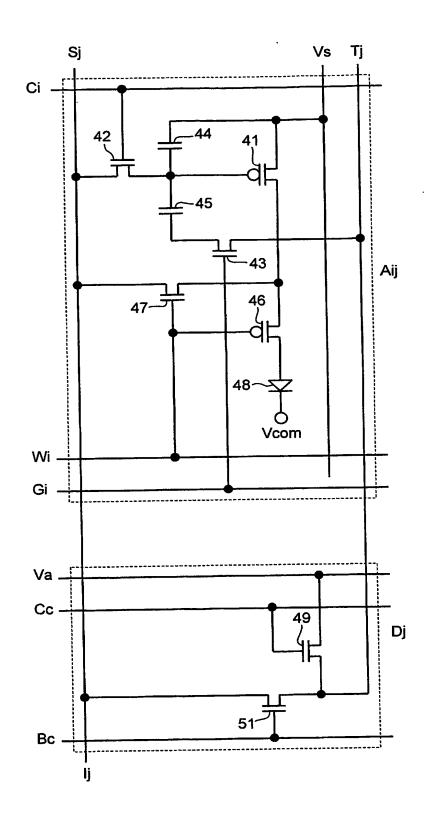
【図29】



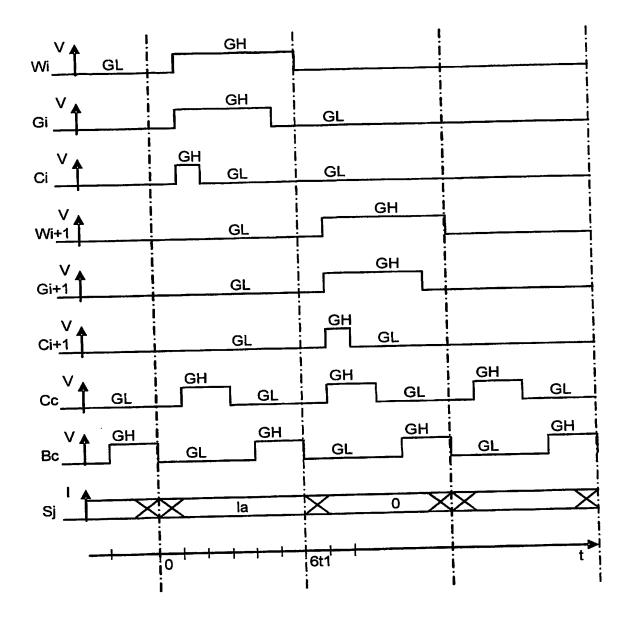
【図30】



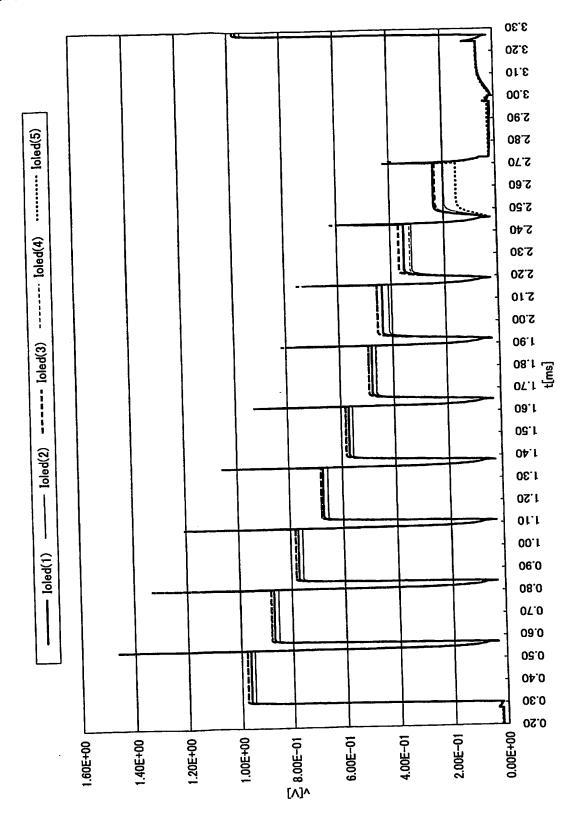
【図31】



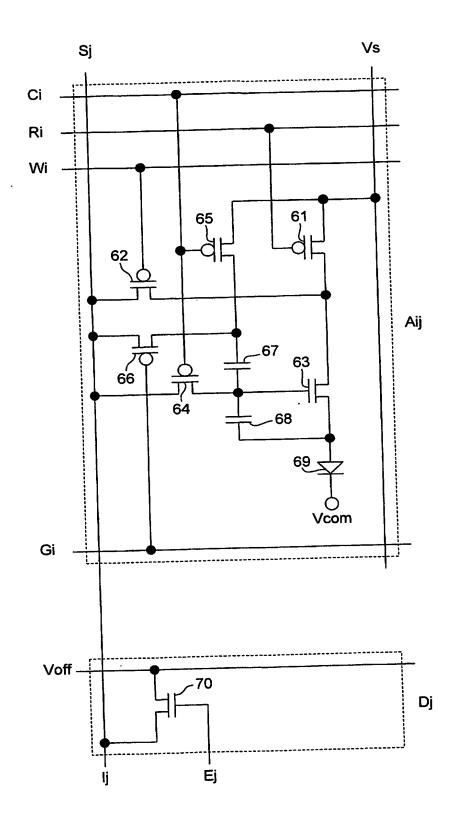
【図32】



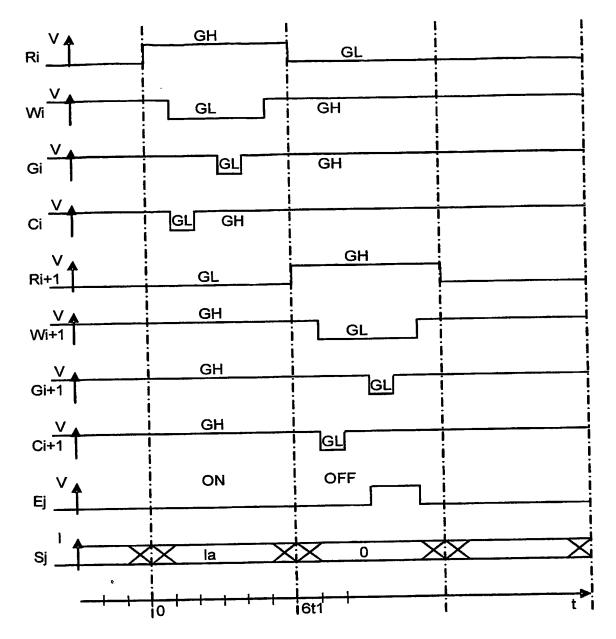
【図33】



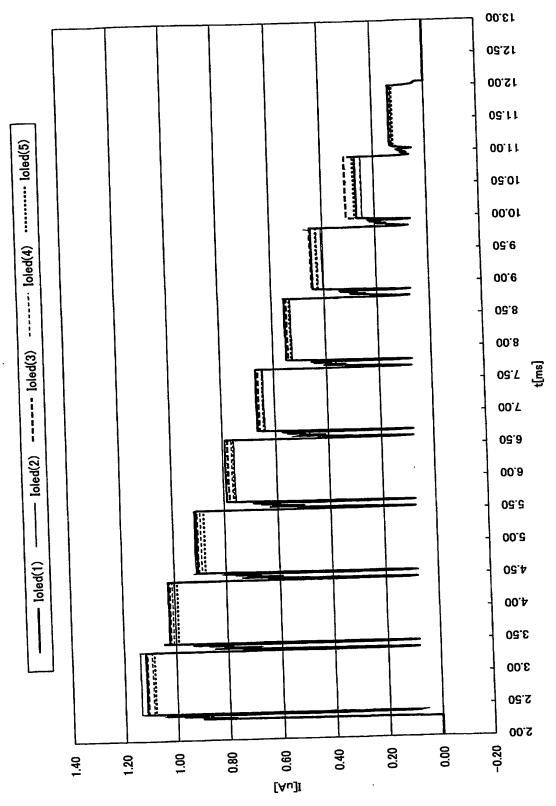
【図34】



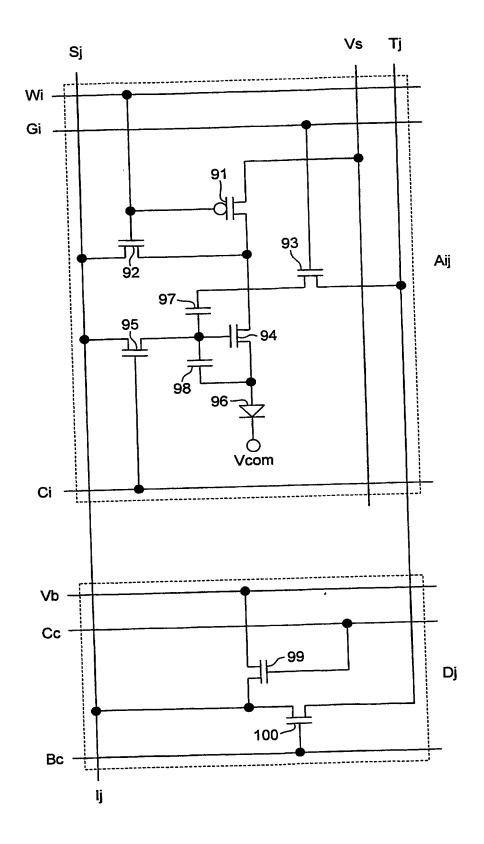




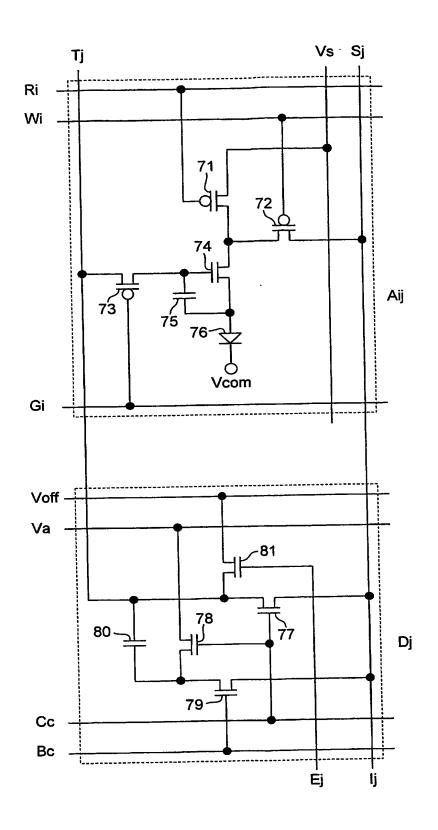
【図36】



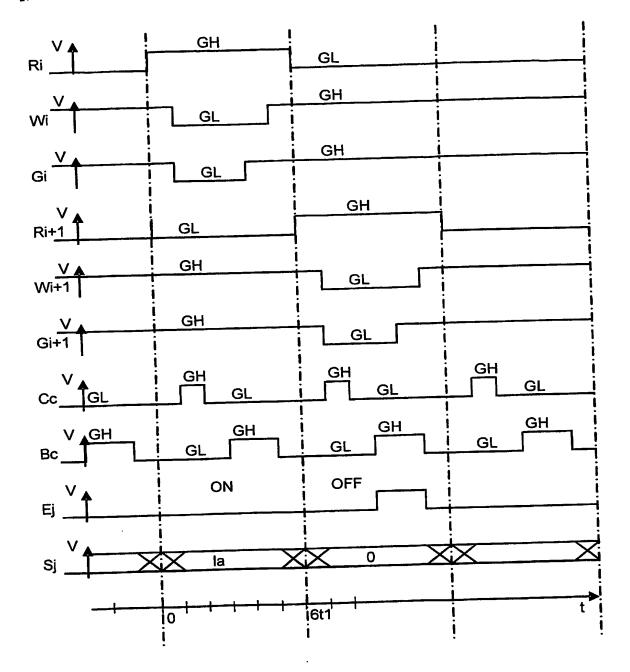
【図37】



【図38】



【図39】



## 【書類名】 要約書

## 【要約】

【課題】 有機EL表示装置など、電流駆動発光素子を備えた表示装置において、駆動用TFTの閾値電圧・移動度のばらつきによる、非選択期間の電流駆動発光素子を流れる電流値のばらつきを抑える。

【解決手段】 駆動用TFT1のゲート端子とドレイン端子との間にスイッチ用トランジスタ3を接続し、駆動用TFT1のゲート端子とソース端子との間に第1コンデンサ2を接続し、駆動用TFT1の電流制御端子に第2コンデンサ7の第1端子を接続し、第2コンデンサ7の第2端子を、駆動用TFT1のドレイン端子との間にスイッチ用トランジスタ9を介して接続し、かつ所定電圧線Vaとの間にスイッチ用トランジスタ8を介して接続する。

## 【選択図】 図1

識別番号

[000005049]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月29日

住所

新規登録

氏名

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社